

Acreditação Nº 171 25/07/2001 Data da Acreditação

ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Nome do Laboratório

Situação

AV. ANTÔNIO BETTINI, 333 Endereço Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 CERQUILHO Cidade

UF

(15) 3384-3000 Telefone (O15) 3384-3000 Fax

Grupo de Serviço de

Calibração

ACÚSTICA E VIBRAÇÕES

Gerente Técnico Douglas Mayoral Email douglas@gero.com.br

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS		
Audiodosímetro	Testes Elétricos: Linearidade	
	70 dB a 140 dB	0,15 dB
	Ponderações em frequência	0,15 dB
	Ponderações Temporais	0,15 dB
	Detector RMS	0,15 dB
	Integração	0,15
	Dose	0,7%
	ANSI S1.25-1991	
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE ULTRASSOM		
Dispositivo Indicador de Medidor de Espessura por Ultrassom	Indicador de Medidor de Espessura por ultrassom até 100 mm	0,2 mm



INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EM ACÚSTICA		
Calibrador de Nível Sonoro	De 250 Hz a 1000 Hz	0,012%
	De 94 dB a 124 dB	0,14 dB
	IEC 60942:1997	
	IEC 60942:2003	
	IEC 60942:2017	
Medidor de Nível Sonoro	Testes Elétricos:	
	Linearidade e linearidade com	
	controle de faixa:	
	De 20 dB a < 48 dB	0,20 dB
	48 dB a 140 dB	0,15 dB
	Ponderações em frequência	0,15 dB
	Ponderações Temporais	0,15 dB
	Resposta a pulsos tonais	0,15 dB
	Nível sonoro de pico ponderado em C	0,15 dB
	Indicação de sobrecarga	0,15 dB
	•	· ·
	Ruído autogerado acústico	0,4 dB
	Ruído autogerado elétrico	0,15 dB
	Teste Acústico (por atuador eletrostático)	0,4 dB
	Integrador (Leq)	0,15 dB
	IEC 60651:1979	
	IEC 60651:2000	
	IEC 60804:1985	
	IEC 60804:2000	
	IEC 61672-3:2006	
	IEC 61672-3:2013	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EM VIBRAÇÕES		
Calibrador de Acelerômetros	Medidas de Aceleração [m/s²]	
	10 m/s^2	1,2%
	Medidas de Frequência [Hz]	
	50 Hz até 250 Hz	0,012%
	ISO 16063-21:2003	
	Método de calibração por	
	comparação	
Medidor de Vibrações	Medidas de Aceleração [m/s²]	
	10 Hz até 40 Hz	3,0%
	> 40 Hz até 1000 Hz	2,0 %
	>1000 Hz até 5000 Hz	2,5%
	>5000 Hz até 10000 Hz	5,0%
	Medidas de Velocidade [m/s]	,
	10 Hz até 40 Hz	3,0%
	>40 Hz até 1000 Hz	2,0%
	Medidas de Deslocamento [μm]	_,0 / 0
	10 Hz até 40 Hz	3,0%
	>40 Hz até 1000 Hz	2,0%
	ISO 16063-21:2003	2,070
	Método de calibração por	
	comparação	
TRANSDUTORES ACÚSTICOS		
Microfone	Sensibilidade por inserção de	0,14 dB



tensão @250Hz

Resposta em frequência por

Atuador Eletrostático: de 20 Hz 0,4 dB

até 20 kHz

IEC 61094-6:2004

TRANSDUTORES DINÂMICOS

TRANSDUTORES DINÂMICOS		
Acelerômetro	Sensibilidade de Carga [pC/([m/s²)]	
	10 Hz até 40 Hz	3,0%
	>40 Hz até 1000 Hz	1,5%
	>1000 Hz até 5000 Hz	2,0%
	>5000 Hz qté 10000 Hz	5,0%
	Sensibilidade de Tensão [mV/(m/s²]	
	10 Hz até 40 Hz	3,0%
	>40 Hz até 1000 Hz	1,5%
	>1000 Hz até 5000 Hz	2,0%
	>5000 Hz até 10000 Hz	5,0%
	ISO 16063-21: 2003	
	Método de calibração por comparação	
Transdutor de Choque	Sensibilidade de carga [pC/(m/s²)]	
	50 m/s ² até 1500 m/s ²	2,0%
	Sensibilidade de Tensão [mV/(m/s²)]	
	50 m/s ² até 1500 m/s ²	2,0%
	ISO 16063-22:2005	
	Método de calibração por comparação	



Observações:

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

















Acreditação Nº 171

Data da Acreditação 25/07/2001

ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SF

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

ALTA FREQUÊNCIA E TELECOMUNICAÇÕES

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanent	es)	
MEDIDAS DE ALTA FREQÜÊNCIA E TELECO	DMUNICAÇÕES	
Geração de Nível	Coaxial 50 Ω - Conector Tipe	o N
	100 kHz até < 16 GHz	
	- 20 dBm até 15 dBm	*0,46 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,56 dB
	> 16 MHz até 18 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,50 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,58 dB
	Coaxial 50 Ω - Conector Tipe BNC	0
	100 kHz até 8 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,44 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,54 dB
	Coaxial 50 Ω - Conector Tipe	0

SMA 50 MHz até 5 GHz -20 dBm até 15 dBm > 15 dBm até 20 dBm

*0,42 dB

*0,52 dB

> 5 GHz até 16 GHz

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE A	LTA FREQÜÊNCI	A F TELECOMU	NICAÇÕES

MEDIDAS DE ALTA FREQÜÊNCIA E	TELECOMUNICAÇÕES	
Geração de Nível	-20 dBm até 15 dBm	*0,47 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,57 dB
	> 16 GHz até 18 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,50 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,60 dB
	Coaxial 50 Ω - Conector Tip BNC	ро
	100 kHz até 8 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,44 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,54 dB
	Coaxial 50 Ω - Conector Tip	po N
	100 kHz até < 16 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,46 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,56 dB
	> 16 MHz até 18 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,50 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,58 dB
	Coaxial 50 Ω - Conector Tip SMA	po
	50 MHz até 5 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,42 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,52 dB
	> 5 GHz até 16 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,47 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,57 dB
	> 16 GHz até 18 GHz	
	-20 dBm até 15 dBm	*0,50 dB
	> 15 dBm até 20 dBm	*0,60 dB
	Método de comparação com medidor de sinais padrão.	1
	Método de comparação com medidor de sinais padrão	1

Observações:

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.









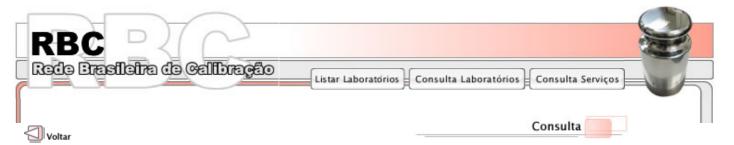












Acreditação Nº 171

Data da Acreditação 25/07/2001

ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

DIMENSIONAL

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email douglas@gero.com.br

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes,		
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO	DE ÂNGULO	
Escala Angular Digital	Até 360°	0,04°
	Método de medição do ângulo utilizando máquina de medição por coordenadas	
Escala Angular Graduada	Até 360°	0,05°
	Método de medição do ângulo utilizando projetor de perfil	
Goniômetro	Até 360°	2'
	Método de comparação com régua de seno	
	Método de medição em máquina de medição por coordenadas	ı
Mesa Divisora	Até 360°	40"



Método de medição do ângulo utilizando máquina de medição

por coordenadas

Nível de Bolha Até 50 mm/m 10,0 μm/m

Método de comparação dos deslocamentos obtidos na escala do nível contra com blocos padrão e régua de seno ABNT NM 152:1998

Nível Eletrônico Até 20 mm/m 2,5 μm/m

Método de comparação dos deslocamentos obtidos na escala do nível contra com blocos padrão e régua de seno

DIN 2276-2:1986

Nível Goniométrico 4 x 90° 0,04°

Método de comparação com o ângulo de referência gerado pela régua de seno contra o ângulo

indicado pelo nível

goniométrico

INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO

Apalpador Eletrônico Até 50 mm 0,5 μm

Método de comparação com calibrador de relógios Método de comparação com máquina de medição linear

Calibrador de Relógio Comparador

/ Apalpador

Até 100 mm 0,7 μm

Método de comparação com máquina de medição linear Método de medição com medidor de alturas

Método de comparação com

bloco padrão

Cintel De 0,01 mm até

0,04 mm

Método de medição com máquina de medição por

coordenadas

Comparador de Deslocamento Até 1500 mm 6,0 µm

Método de comparação com calibrador de relógios Método de comparação com máquina de medição por

coordenadas

Método de comparação com máquina de medição linear Método de comparação com

padrão escalonado

Método de comparação com

bloco padrão JIS B 7536: 1982 DIN 32876-1:1999 DIN 32876-2:1999

Comparador de Diâmetros Internos Até 800 mm (Curso de

2,1 μm



	deslocamento da ponta até 1,5 mm)	
	Método de comparação com calibrador de relógios ou máquina de medição linear	
	JIS B7515:1982	
Extensômetro	Até 25 mm	0,7 μm
	Método de comparação com máquina linear de medição	
Gabarito de Folga	Até 5 mm	1,0 μm
	Método de medição com máquina de medição linear	
	Método de medição com micrômetro externo milesimal	
	DIN 2275:2014 JIS B 7524:2008	
Gabarito de Raio	Até 100 mm	3,0 µm
	Método de medição com projetor de perfil, máquina medição por coordenadas ou microscópio	
Medidor de Altura	Até 1000 mm	2,1 μm até 10,0 μm
	Método de comparação com padrão escalonado	
	Método de comparação com blocos padrão sobre desempeno de granito	
	Método de comparação com padrão escalonado	
Medidor de Espessura com Relógio Comparador	Até 100 mm	De 0,09 μm até 10,0 μm
	Método de comparação com blocos padrão	
Medidor de Espessura de Camada de Tinta Seca	Até 3 mm	0,8 μm
	Método de comparação com	
	padrão de espessura para camada de tinta seca	
Micrômetro de Profundidade	padrão de espessura para	2,0 μm
Micrômetro de Profundidade	padrão de espessura para camada de tinta seca	2,0 μm
Micrômetro de Profundidade	padrão de espessura para camada de tinta seca Até 300 mm Método de comparação com blocos padrão Método de comparação com padrão escalonado para micrômetro de profundidade	2,0 μm
	padrão de espessura para camada de tinta seca Até 300 mm Método de comparação com blocos padrão Método de comparação com padrão escalonado para	
Micrômetro de Profundidade Micrômetro Externo	padrão de espessura para camada de tinta seca Até 300 mm Método de comparação com blocos padrão Método de comparação com padrão escalonado para micrômetro de profundidade Método de calibração com máquina de medição por	2,0 μm De 0,9 μm até 10,0 μm
	padrão de espessura para camada de tinta seca Até 300 mm Método de comparação com blocos padrão Método de comparação com padrão escalonado para micrômetro de profundidade Método de calibração com máquina de medição por coordenadas	De 0,9 μm até 10,0

Método de calibração com máquina de medição linear Micrômetro Interno de 3 pontas De 5 mm até 200 mm 1,4 µm até 3,4 µm Método de comparação com anel liso cilíndrico De 0.01 mm até Paquímetro Até 1000 mm $0.04 \, \text{mm}$ Método de comparação com blocos padrão Método de comparação com anel padrão ABNT NBR NM 216:2000 Peneira Granulométrica De 2,5 μm até 4,2 De 25 μm até 900 μm μm De 0,003 mm até De 1 mm até 10 mm 0.015 mm De 0,015 mm até De > 10 mm até 125 mm $0.10 \, \text{mm}$ Método de medição de aberturas e diâmetros de fios com projetor de perfil, microscópio, máquina de medição ou paquímetro ABNT NBR NM-ISO 3310-1:2010 ABNT NBR NM-ISO 3310-2:2010 Régua Graduada Até 50 mm $3.0 \mu m$ > 50 mm até 2000 mm $0.1 \, \text{mm}$ Método de medição da distância entre traços, por comparação à régua graduada utilizando lupa de medição Método de medição da distância entre traços, com máquina de medição com sistema ótico acoplado Até 2 mm $0.7 \mu m$ Relógio Apalpador Método de calibração com calibrador de relógios Método de calibração com máquina de medição linear JIS B 7533:2015 Relógio Comparador De 0,9 μm até 10,0 Até 100 mm μm Método de calibração com calibrador de relógios Método de calibração com máquina de medição linear JIS B 7503:2017 DIN 879-1:1999 DIN 878:2006 Tambor Micrométrico Até 100 mm $0.9 \, \mu m$ Calibração por comparação com

máquina de linear medição linear ou medidor de alturas

DIN 863-2:1999

Transdutor de Deslocamento	Até 1500 mm	5,0 μm
	Método de comparação com máquina de medição por coordenadas	
	Método de comparação com máquina de medição linear	
	Método de comparação com padrão escalonado	
	Método de comparação com bloco padrão	
Trena	Até 10000 mm	De 0,4 mm até 0,6 mm
	> 10000 mm até 50000 mm	De 0,6 mm até 2,5 mm
	> 50000 mm até 100000 mm	De 2,5 mm até 3,5 mm
	> 100000 mm até 150000 mm	De 3,5 mm até 5,1 mm
	> 150000 mm até 200000 mm	De 5,1 mm até 6,7 mm
	Método de medição da distância entre traços, por comparação à régua graduada ou trena padrão utilizando lupa de medição ABNT NBR 10123:2012	
Trena a Laser	ABNT NBR 10124:2014 Até 10 m	0.65 mm
rena a Laser	Acima de 10 m até 30 m	0,65 mm 2,5 mm
	Método de comparação com trena padrão	
MÁQUINAS DE MEDIÇÃO	- ·	
MÁQUINAS DE MEDIÇÃO Máquina de Medição por Coordenadas	- ·	De 1,2 μm até 2,7 μm
Máquina de Medição por	trena padrão	•
Máquina de Medição por	Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado	•
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz)	μm
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry)	μm 5,5%
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt)	μm
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com	μm 5,5%
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt)	μm 5,5%
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade	μm 5,5% 0,05 μm
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade	Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade Linear até 50 mm Angular até 360° Método de comparação com	μm 5,5% 0,05 μm 3,0 μm 2'
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade Linear até 50 mm Angular até 360° Método de comparação com régua de vidro com escala linear	μm 5,5% 0,05 μm 3,0 μm 2'
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade Linear até 50 mm Angular até 360° Método de comparação com régua de vidro com escala linear Método de comparação com régua de vidro com escala	μm 5,5% 0,05 μm 3,0 μm 2'
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade Linear até 50 mm Angular até 360° Método de comparação com régua de vidro com escala linear Método de comparação com	μm 5,5% 0,05 μm 3,0 μm 2'
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade Linear até 50 mm Angular até 360° Método de comparação com régua de vidro com escala linear Método de comparação com régua de vidro com escala angular	μm 5,5% 0,05 μm 3,0 μm 2'
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade Linear até 50 mm Angular até 360° Método de comparação com régua de vidro com escala linear Método de comparação com régua de vidro com escala angular JIS B 7153:1995	μm 5,5% 0,05 μm 3,0 μm 2'
Máquina de Medição por Coordenadas Máquina para Medição de Rugosidade Microscópio	trena padrão Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado ISO 10360-2:2018 De 0,1 μm até 3 μm (Ra) De 1,0 μm até 10 μm (Rz) De 1,0 μm até 10 μm (Ry) De 0,8 μm até 9,0 μm (Pt) Método de comparação com padrão de rugosidade Linear até 50 mm Angular até 360° Método de comparação com régua de vidro com escala linear Método de comparação com régua de vidro com escala angular JIS B 7153:1995 ASTM E 1951:2014	μm 5,5% 0,05 μm 3,0 μm 2'



Método de comparação com régua de vidro com escala linear Método de comparação com régua de vidro com escala angular JIS 7184:1999

	J13 /104.1999	
MEDIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E COMPONEN	TES	
Medição de Forma, Posição e Orientação em Peças Diversas	Até 700 mm para: Retitude, Planeza, Posição de um elemento, Coaxialidade, Simetria e Paralelismo	3,1 μm
	Até 500 mm x 700 mm para: Circularidade, Cilindricidade, Concentricidade e Perpendicularidade	3,1 µm
	Até 300 mm para Perfil	2,0 μm
	Inclinação	5,4 μm/m
	Método de medição com máquina de medição linear	
	Método de medição com medidor de alturas	
	Método de medição com máquina de medição por coordenadas	
	Método de medição com projetor de perfil Método de medição com máquina de medição de perfil Método de medição com micrômetro externo milesimal	
Medição de Rugosidade em Peças Diversas e Componentes	De 0,1 μm até 13 μm (Ra)	
	De 1,0 μm até 50 μm (Rz) De 1,0 μm até 50 μm (Ry) Método de medição com rugosímetro	6%
Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes	Até 200 mm	0,5 μm até 1 μm
_	Até 600 mm	1,5 μm
	Até 1000 mm	3,1 μm
	Até 2000 mm	0,1 mm
	Até 30000 mm	1,0 mm até 3,0 mm
	Método de medição com máquina de medição linear	
	Método de medição com medidor de alturas	
	Método de medição com projetor de perfil	
	Método de medição com máquina de medição de perfil	
	Método de medição com micrômetro externo milesimal	
	Método de medição com paquímetro	
	Método de medição com máquina de medição por	



	1		1	1
CO	orc	len	เลด	as

Método de medição com régua

graduada

Método de medição com trena

padrão

PADRÕES DE COMPRIMENTO Até 5 mm Arame para Medição de Roscas $0.5 \mu m$ Método de medição com máquina de medição linear Bloco Padrão De 0,5 μm até 2,0 > 100 mm até 500 mm μm Método de comparação com bloco padrão utilizando máquina de medição linear ABNT NBR NM 215:2000 Calibrador Anel Liso Cilíndrico Até 200 mm $0.7 \mu m$ > 200 mm até 600 mm 1,2 μm Diâmetro: Método de comparação direta com padrão de comprimento (anel padrão)

comparação direta com padrão de comprimento (anel padrão) utilizando uma máquina de medição linear, medidor de alturas ou máquina de medição por coordenadas

de medição por coordenadas Circularidade e Cilindricidade: Método de medição utilizando máquina de medição por coordenadas

Coorde

Calibrador Anel Liso Cônico Diâmetro 1,0 μm

Até 100 mm Semi-ângulo do

) mm Semi-ângulo do Cone 42"

 $\begin{array}{ccc} & & & Di \hat{a} metro \ 4,0 \ \mu m \\ > 100 \ mm \ at \hat{e} \ 500 \ mm & Semi-Angulo \ do \end{array}$

Cone 42"

Método de medição com máquina de medição linear Método de comparação direta com padrão de comprimento (anel padrão) utilizando uma máquina de medição linear ou máquina de medição por coordenadas

Calibrador de Boca Até 100 mm

Até 100 mm 0,8 μm > 100 mm até 500 mm 2,0 μm

Método de medição com máquina de medição linear, medidor de alturas ou máquina de medição por coordenadas Comparação com um padrão de comprimento (bloco padrão) utilizando uma máquina de medição por coordenadas ou máquina de medir linear

Calibrador Tampão Liso Cilíndrico Circularidade e Cilindricidade

Até 200 mm $0.5 \mu m$ > 200 mm até 500 mm $3.1 \mu m$

Diâmetro: Método de



comparação direta com padrão de comprimento (bloco padrão) utilizando uma máquina de medição linear ou micrômetro externo milesima

Método de medição utilizando máquina de medição por

coordenadas

Circularidade e Cilindricidade: Método de medição utilizando máquina de medição por

coordenadas

Calibrador Tampão Liso Cônico

Esfera Padrão

Haste Padrão

Diâmetro 0,7 μm Até 100 mm Sem-iângulo do

cone 42"

Diâmetro 4,0 μm

> 100 mm até 500 mm Semi-ângulo do cone 42"

Diâmetro: Método de

comparação direta com padrão de comprimento (bloco padrão) utilizando uma máquina de medição linear ou máquina de medição por coordenadas; Conicidade: Medição utilizando medidor de perfil, máquina de medição linear ou máquina de medição por coordenadas

Diâmetro - Até 50 mm

Circularidade

 $0,5~\mu m$ $3,1~\mu m$

Diâmetro: Método de medição com máquina de medição linear; Método de comparação com bloco padrão utilizando máquina de medição linear Método de medição com micrômetro externo milesimal Circularidade - Método de medição utilizando máquina de medição por coordenadas

Até 200 mm

0,5 μm

> 200 mm até 600 mm De 1,4 μm até 2,0

μm

Método de comparação com bloco padrão utilizando máquina de medição linear ou máquina de medição por

coordenadas

Haste Padrão para Micrômetro de Rosca

Até 100 mm

2,0 μm

Método de comparação com haste padrão utilizando máquina

de medição linear

Padrão de Espessura para Medidas de Espessura de Camada de Tinta Seca

Até 2 mm

 $0.5 \mu m$

Método de medição com máquina de medição linear



Padrão Escalonado	Até 600 mm Método de comparação com bloco padrão utilizando uma máquina de medição por coordenadas ou medidor de alturas	1,0 μm
Padrão Escalonado com Tambor Micrométrico	Até 600 mm	1,0 µm
	Método de comparação com bloco padrão utilizando uma máquina de medição por coordenadas ou medidor de alturas	
Padrão Escalonado para Micrômetro de Profundidade	Até 600 mm	1,0 μm
	Método de comparação com bloco padrão utilizando uma máquina de medição por coordenadas ou medidor de alturas	
PADRÕES DE ÂNGULO		
Bloco Padrão Angular	4 x 90°	0,04°
	Método de comparação com um padrão de ângulo de referência utilizando máquinas de medição por coordenadas	
Esquadro	Até 500 mm	3,1 μm
	Método medição em máquinas de medição por coordenadas utilizando-se o método da reversão	
Mesa de Seno	Até 300 mm	1,4 μm
	Método de medição da distância entre centros e diâmetro de roletes com máquina de medição linear ou por coordenadas Método de medição de paralelismo e planeza com	
	desempeno e comparador de	
	deslocamento JIS B7523:1977	
~		
PADRÕES DE FORMA, POSIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2 0 um
Padrão de Perfil	Até 300 mm Até 180°	2,0 μm 0,015°
	Método de medição com máquina de medição de perfil	0,010
Régua Padrão de Retitude	Até 1000 mm	3,1 µm
	Determinação da retitude utilizando máquina de medição por coordenadas	
PADRÕES DE RUGOSIDADE		
Padrão de Amplificação Vertical	De 0,9 μm até 9 μm (Pt) Método de medição com rugosímetro	0,07 μm
Padrão de Rugosidade	De 0,1 μm até 10 μm (Ra)	



PADRÕES E GABARITOS PARA ROSCA	De 1,0 μm até 50 μm (Rz) De 1,0 μm até 50 μm (Ry) Método de medição com rugosímetro	5,5%
Calibrador Ajustável Roscado		Diâmetro de
J	Até 200 mm	Flancos 3,5 μm Passo da Rosca 2,0 μm
	Método de medição com máquina de medição linear	
Calibrador Anel Roscado Cilíndrico	Até 200 mm	Diâmetro de Flancos 3,5 μm Passo da Rosca 2,0 μm
	Método de comparação com calibrador anel liso cilíndrico em máquina de medição linear (método das duas esferas) EURAMET cg-10:2007	
Calibrador Anel Roscado Cônico	Até 100 mm	Diâmetro de Flancos 4,0 µm Passo da Rosca 2,0 µm Semi-Ângulo do Cone 2'
	Método de medição com máquina de medição linear utilizando apalpadores duplos com esferas Método de medição com	
	medidor de altura ANSI/ASME B1.20.5:1991	
Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico	(R2014) Até 200 mm	Diâmetro de Flancos 3,5 μm Passo da Rosca 2,0 μm Semi-Ângulo entre Flancos 2'
	Método de medição com máquina de medição linear utilizando pares de arames duplos e simples	
	EURAMET cg-10:2007	D:^ 1
Calibrador Tampão Roscado Cônico	Até 100 mm	Diâmetro dos flancos 3,5 µm Passo de rosca 2,0 µm Semi-ângulo entre flancos 2' Semi-ângulo do cone 2'
	Método de medição com máquina de medição linear utilizando pares de arames duplos e simples ANSI/ASME B1.20.5:1999 (R2014)	
Gabarito de Roscas	Medição do Passo: Até 10 mm Método de medição em projetor	5,0 μm



(Realizados nas instalações do cliente)

INSTRUMENTOS E GABARITOS	DE MEDICÃO DE ÂNGULO

INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO D	LANGULU	
Escala Angular Digital	Até 360°	0,04°
	Método de comparação do ângulo utilizando escala angular	
	digital padrão	21
Goniômetro	Até 360°	2'
	Método de comparação com régua de seno	
	Método de medição em máquina de medição por coordenadas	
Nível Eletrônico	Até 20 mm/m	2,5 μm/m
	Método de comparação dos deslocamentos obtidos na escala do nível contra com blocos padrão e régua de seno DIN 2276-2:1986	
Nível Goniométrico	4 x 90°	0,04°
	Método de comparação com o ângulo de referência gerado pela régua de seno contra o ângulo indicado pelo nível goniométrico	
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO D	E COMPRIMENTO	
Comparador de Deslocamento	até 1500 mm	6,0 μm
	Método de comparação com calibrador de relógios	
	Método de comparação com padrão escalonado	
	Método de comparação com	
	bloco padrão	
	JIS B 7536:1982	
	DIN 32876-1:1999	
	DIN 32876-2:1999	
Comparador de Diâmetros Internos		2,1 μm
	Método de comparação com calibrador de relógios	
	JIS B7515:1982	
Extensômetro	Até 300 mm	2,2 μm
	Método de comparação com tambor micrométrico	
Gabarito de Folga	Até 5 mm	2,0 μm
	Método de medição com micrômetro externo milesimal	
Medidor de Altura	Até 1000 mm	De 2,0 μm até 10,0 μm
	Método de comparação com blocos padrão sobre desempeno de granito Método de comparação com padrão escalonado	
Medidor de Fonescure com Dalógio		De 0.9 um atá 10.0
Medidor de Espessura com Relógio Comparador	Até 100 mm	De 0,9 μm até 10,0 μm



	Método de comparação com blocos padrão	
Medidor de Espessura de Camada de Tinta Seca	Até 3 mm	1,0 μm
Micrômetro de Profundidade	Método de comparação com padrão de espessura para camada de tinta seca Até 300 mm	2,5 μm
	Método de comparação com blocos padrão Método de comparação com padrão escalonado para micrômetro de profundidade	
Micrômetro Externo	Até 1000 mm	De 0,9 μm até 10,0 μm
	Método de comparação com blocos padrão e paralelo óptico ABNT NBR NM ISO 3611:1997	
Micrômetro Interno de 2 pontas	De 5 mm até 200 mm Método de comparação com anel liso cilíndrico	2,0 μm até 4,0 μm
Micrômetro Interno de 3 pontas	De 5 mm até 200 mm Método de comparação com anel liso cilíndrico	1,5 μm até 3,5 μm
Paquímetro	Até 1000 mm	De 0,01 mm até 0,04 mm
	Método de comparação com blocos padrão; Método de comparação com anel padrão ABNT NBR NM 216:2000	
Régua Graduada	Até 2000 mm Método de medição da distância entre traços, por comparação à régua graduada utilizando lupa de medição	0,2 mm
Relógio Apalpador	Até 2 mm Método de calibração com calibrador de relógios JIS B 7533:2015	2,1 μm
Relógio Comparador	Até 50 mm	De 1,5 μm até 10, μm
	Método de calibração com calibrador de relógios JIS B 7503:2017 DIN 879-1:1999	
Transdutor de Deslocamento	DIN 878:2006 Até 1500 mm Método de comparação com padrão escalonado Método de comparação com	5,0 μm
	bloco padrão	
Máquinas de Medição Máquina de Medição Linear	Até 500 mm	1,0 μm
	Método de comparação com	

Mémina da Madiaza nan	bloco padrão	Da 1 2 at 2 7
Máquina de Medição por Coordenadas	Até 1000 mm	De 1,2 μm até 2,7 μm
	Método de comparação com padrão escalonado	
	ISO 10360-2:2018	
Microscópio	Linear até 50 mm	3,0 µm
	Angular até 360°	2'
	Método de comparação com régua de vidro com escala linear	
	Método de comparação com régua de vidro com escala angular	
	JIS B 7153:1995	
	ASTM E 1951:2014	
Projetor de Perfil	Até 500 mm	3,0 µm
	Até 360°	2'
	Ampliação	0,3%
	Método de comparação com régua de vidro com escala linear	
	Método de comparação com régua de vidro com escala angular	
	JIS 7184:1999	
MEDIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E COMPONENT	res	
Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes	Até 100 mm	0,0015 mm
	Até 500 mm	0,023 mm
	Até 30000 mm	1,0 mm
	Método de medição com micrômetro externo milesimal	
	Método de medição com medidor de alturas	
	Método de medição com paquímetro	
	Método de medição com régua graduada	
	Método de medição com trena padrão	
PADRÕES DE COMPRIMENTO		
Calibrador de Boca	Até 500 mm	1,5 μm
	Método de medição com medidor de alturas	•
	Método por comparação com um padrão de comprimento (bloco padrão)	
Calibrador Tampão Liso Cilíndrico		1,5 μm
	Diâmetro: Método de comparação direta com padrão de comprimento (bloco padrão) utilizando micrômetro externo milesimal	

Até 50 mm

Diâmetro: Método de

comparação direta com padrão

Esfera Padrão

1,6 µm



de comprimento (bloco padrão) utilizando micrômetro externo milesimal

PADRÕES DE FORMA, POSIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Até 3000 mm 3,0 µm Desempeno Determinação de topografia e do erro de planeza com nível eletrônico ABNT NBR NM 103:1998 ABNT NBR NM 104:1998 PADRÕES E GABARITOS PARA ROSCA Calibrador Tampão Roscado Até 50 mm 3,5 µm Cilíndrico Método de medição com micrômetro externo milesimal utilizando pares de arames duplos e simples EURAMET cg-10:2007



(Realizados em unidades móveis)

INSTRUMENTOS E	GABARITOS DE	MEDIÇAO DE ANGULO)

LANGOLO	
Até 360°	2'
Método de comparação com	
régua de seno	
Até 360°	40"
Até 50 mm/m	$10,0 \mu m/m$
Método de comparação dos deslocamentos obtidos na escala do nível contra com blocos padrão e régua de seno ABNT NM 152:1998	
Até 20 mm/m	2,5 μm/m
Método de comparação dos deslocamentos obtidos na escala do nível contra com blocos padrão e régua de seno DIN 2276-2:1986	
E COMPRIMENTO	
Até 800 mm	2,1 μm
Método de comparação com calibrador de relógios	
	2.0
Método de medição com micrômetro externo milesimal	2,0 μm
Até 1000 mm	De 2,0 μm até 10,0 μm
Método de comparação com padrão escalonado	
Método de comparação com blocos padrão sobre desempeno de granito	
Até 100 mm	De 0,9 μm até 10,0 μm
Método de comparação com	
	Até 360° Método de comparação com régua de seno Até 360° Até 50 mm/m Método de comparação dos deslocamentos obtidos na escala do nível contra com blocos padrão e régua de seno ABNT NM 152:1998 Até 20 mm/m Método de comparação dos deslocamentos obtidos na escala do nível contra com blocos padrão e régua de seno DIN 2276-2:1986 E COMPRIMENTO Até 800 mm Método de comparação com calibrador de relógios JIS B7515:1982 Até 5 mm Método de medição com micrômetro externo milesimal Até 1000 mm Método de comparação com padrão escalonado Método de comparação com blocos padrão sobre desempeno de granito Até 100 mm

	blocos padrão	
Medidor de Espessura de Camada de Tinta Seca	Até 3 mm	0,6 μm
Micrômetro de Profundidade	Método de comparação com padrão de espessura para camada de tinta seca Até 300 mm Método de comparação com	2,5 μm
	blocos padrão	
	Método de comparação com padrão escalonado para micrômetro de profundidade	
Micrômetro Externo	Até 1000 mm	De 0,9 μm até 10,0 μm
	Método de comparação com blocos padrão e paralelo óptico ABNT NBR NM ISO 3611:1997	
Micrômetro Interno de 2 pontas	De 5 mm até 200 mm Método de comparação com anel liso cilíndrico	2,0 μm até 4,0 μm
Micrômetro Interno de 3 pontas	De 5 mm até 200 mm Método de comparação com anel liso cilíndrico	1,5 μm até 3,5 μm
Paquímetro	Até 1000 mm	De 0,01 mm até 0,04 mm
	Método de comparação com blocos padrão	0,0 1 11111
	Método de comparação com anel padrão	
Régua Graduada	ABNT NBR NM 216:2000 Até 2000 mm	0,2 μm
g	Método de medição da distância entre traços, por comparação à régua graduada utilizando lupa de medição	7, p
Relógio Apalpador	Até 2 mm	2,1 μm
	Método de calibração com calibrador de relógios	
	JIS B 7533:2015	
Relógio Comparador	Até 50 mm	De 1,5 μm até 10,0 μm
	Método de calibração com calibrador de relógios	
	JIS B 7503:2017	
	DIN 879-1:1999	
	DIN 878:2006	
MÁQUINAS DE MEDIÇÃO		
Microscópio	Linear até 50 mm	3,0 µm
	Angular até 360°	2'
	Método de comparação com régua de vidro com escala linear	
	Método de comparação com régua de vidro com escala angular	

JIS B 7153:1995 ASTM E 1951:2014

MEDIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E COMPONENTES

Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes	Até 100 mm	0,0015 mm
	Até 500 mm	0,023 mm
	Até 2000 mm	1,0 mm
	Método de medição com micrômetro externo milesimal	
	Método de medição com medidor de alturas	
	Método de medição com paquímetro	
	Método de medição com régua graduada	
PADRÕES DE COMPRIMENTO		
Calibrador de Boca	Até 100 mm	1,5 μm
	Método de medição com medidor de alturas	
	Método por Comparação com um padrão de comprimento (bloco padrão)	
Calibrador Tampão Liso Cilíndrico	Até 100 mm	1,5 μm
	Diâmetro: Método de comparação direta com padrão de comprimento (bloco padrão) utilizando micrômetro externo milesimal	
Esfera Padrão	Até 50 mm	1,5 μm
	Diâmetro: Método de comparação direta com padrão de comprimento (bloco padrão) utilizando micrômetro externo milesimal	
PADRÕES E GABARITOS PARA ROSCA		
Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico	Até 100 mm (Diâmetro Primitivo)	Diâmetro de Flancos 3,5 μm Passo da Rosca 2,5 μm Semi-Ângulo entre Flancos 2'
	Método de medição com micrômetro externo milesimal utilizando pares de arames duplos e simples EURAMET cg-10:2007	

Observações:

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.



3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.



















Acreditação Nº 171

Data da Acreditação 25/07/2001

ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SF

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

ELETRICIDADE E MAGNETISMO

Gerente Técnico Douglas Mayoral Email douglas@gero.com.br

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permane	ntes)	
MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA		
Capacitor	(1 kHz)	
	100 pF até 100 μF	*0,20%
	Método: Comparação direta com medidor RCL	
Década Capacitiva	(1 kHz)	
	100 pF até 100 μF	*0,20%
	Método: Comparação direta com medidor RCL	
Medidor de Capacitância	(1 kHz)	
•	100 pF até 100 μF	*0,20%
	> 100 μF até 10 mF	*0,60%
	> 10 mF até 100 mF	*1,30%
	(100 Hz)	



	 > 1 μF até 30 μF > 30 μF até 100 μF Método (até 1 μF): Comparação direta com medidor RCL usando capacitores ou décadas de capacitância como meio Método (acima de 1 μF): Comparação direta com calibrador padrão (capacitância simulada) 	
MEDIDAS DE CORRENTE AC		
Fonte de Corrente AC	(40 Hz até 1 kHz)	*0.0400/0.020
	1 μA até $<$ 200 μA	*0,048% + 0,020 µA
	0.2 mA até $\leq 2 \text{ mA}$	$*0,025\% + 0,2 \mu A$
	2 mA até $\leq 20 \text{ mA}$	$*0,025\% + 2 \mu A$
	$20 \text{ mA} \text{ até} \leq 200 \text{ mA}$	$*0,025\% + 20 \mu A$
	0,2 A até < 2 A	*0,061% + 0,15 mA
	2 A até < 20 A	*0,089% + 1,3 mA
	(40 Hz até 60 Hz)	
	20 A até 100 A	*0,55%
	(> 60 Hz até 1 kHz)	
	20 A até 100 A	*0,70%
	(60 Hz)	
	> 100 A até 1000 A	*0,77% + 0,12 A
	> 1000 A até 6 kA	*3,0%
	Método (até 20 A): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 20 A até 1000 A): comparação indireta com shunt padrão e multímetro padrão	
	Método (acima de 1000 A): Comparação direta com alicate amperímetro	
Medidor de Corrente AC	(40 Hz até 1 kHz)	
	1 μA até $\leq 200 \ \mu A$	*0,048% + 0,020 µA
	0.2 mA até $\leq 2 \text{ mA}$	$*0,025\% + 0,2 \mu A$
	2 mA até $< 20 mA$	$*0,025\% + 2 \mu A$
	20 mA até $< 200 mA$	$*0,025\% + 20 \mu A$
	0,2 A até < 2 A	*0,061% + 0,15 mA
	2 A até < 20 A	*0,089% + 1,3 mA
	(40 Hz até 440 Hz)	
	20 A até 300 A	*0,77% + 0,12 A
	(50 e 60 Hz)	*0.770/ + 0.1 0 A
	> 300 A até 1000 A (60 Hz)	*0,77% + 0,12 A
	> 1 kA até 10 kA	*3,0%
	Método (até 20 A): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 20 A até	



Shunt de Corrente AC MEDIDAS DE CORRENTE DC	1000 A): comparação indireta com shunt padrão e multímetro padrão Método (acima de 1000 A): comparação indireta calibrador padrão em conjunto com bobina padrão (60 Hz) De 1 mA até < 20 A Método: comparação direta com calibrador padrão e multímetro padrão	*0,18%
Fonte de Corrente DC	1 μA até < 200 μA	* 0,50 nA a 3,5 nA
Tonic de Contente DC	$\geq 0.2 \text{ mA}$ até $\leq 2 \text{ mA}$	* 7,5 nA a 35 nA
	\geq 0,2 mA até \leq 2 mA \geq 2 mA	* 80 nA a 0,40 µA
	\geq 20 mA até \leq 200 mA	* 2,5 μA a 15,0 μA
	\geq 20 mA ate \leq 200 mA \geq 0,2 A até 30 A	*0,012%
	> 30 A até 50 A	*0,015%
	> 50 A até < 100 A	*0,35%
	> 100 A até 1000 A	*2,0%
	> 600 A até 1000 A	*0,55%
	Método (até 0,2 A): comparação direta com multímetro padrão	0,3370
	Método (acima de 0,2 A): comparação indireta com resistor padrão e multímetro padrão;	
Medidor de Corrente DC	10 μA até < 200 μA	* 0,50 nA a 3,5 nA
	$\geq 0.2 \text{ mA}$ até $\leq 2 \text{ mA}$	* 7,5 nA a 35 nA
	\geq 2 mA até \leq 20 mA	* 80 nA a 0,40 μA
	\geq 20 mA até \leq 200 mA	* 2,5 μA a 15,0 μA
	≥ 0,2 A até 30 A	*0,012%
	> 30 A até 50 A	*0,015%
	> 50 A até 100 A	*0,35%
	> 100 A até 1000 A	* 0,74 A até 1,2 A
	Método (até 0,2 A): comparação direta com multímetro padrão	,
	Método (acima de 0,2 A): comparação indireta calibrador padrão em conjunto com bobina padrão	
Shunt de Corrente DC	5 mA até 30 A	*0,015%
	≥ 30 A até 50 A	*0,018%
	≥ 50 A até 100 A	*0,35%
	Método: comparação indireta com multímetro padrão e resistor padrão (resistor shunt)	
MEDIDAS DE INDUTÂNCIA		
Década Indutiva	(1 kHz)	*0.220/
	1 mH até 10 H	*0,23%
	Método: Comparação direta com medidor RCL	
Indutor	(1 kHz)	

	1 mH até 10 H	*0,23%
	Método: Comparação direta	
	com medidor RCL	
Medidor de Indutância	(1 kHz)	
	1 mH até 10 H	*0,23%
	Método: Comparação direta	
	com medidor RCL usando indutores ou décadas de	
	indutôres ou decadas de indutância como meio	
	muddien come mere	
MEDIDAS DE POTÊNCIA AC Medidor de cos	(120 V, 1 A, 60 Hz)	
Wedidol de cos	De 0,1 a 1 (capacitivo e	
	indutivo)	0,002
	(em 300 V, 10 A e 60 Hz)	
	De 0,1 a 1,0 (cap e ind)	*0,0022
	Método: comparação direta com	
	calibrador padrão	
Medidor de Potência Ativa	De 30V até 480 V e 100 mA até	
	20 A, em 60 Hz e com FP entre	*0,25%
	0,5 e 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico)	
	De 30V até 480 V e >20 A até	
	1000 A, em 60 Hz e com FP	*0,80%
	igual 1,0 capacitivo ou indutivo	0,8070
	(monofásico)	
	De 30V até 480 V e >20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP	
	igual 0,5 capacitivo ou indutivo	*1,00%
	(monofásico)	
	Método (até 20 A): comparação	
	direta com calibrador padrão	
	(potência simulada)	
	Método (acima de 20 A): comparação indireta com	
	calibrador padrão e bobina	
	padrão (potência simulada)	
Medidor de Potência Reativa	De 30 V até 480 V e 100 mA	
	até 20 A, em 60 Hz e com FP igual a 0,5 e 1,0 capacitivo ou	*0,40%
	indutivo (monofásico)	
	De 30 V até 480 V e >20 A até	
	1000 A, em 60 Hz e com FP	*1,00%
	igual 0,5 capacitivo ou indutivo	1,0070
	(monofásico) Método (até 20 A): comparação	
	direta com calibrador padrão	
	(potência simulada)	
	Método (acima de 20 A):	
	comparação indireta com	
	calibrador padrão e bobina padrão (potência simulada)	
MEDIDAG DE DOTÊNCIA DO	t (k sterrer sumatum)	
MEDIDAS DE POTÊNCIA DC Fonte de Potência DC	De 10 mV até < 100 mV e de	
I onto de I otenota De	$100 \mu\text{A}$ até $< 50 \text{A}$	*0,05%
	De 100 mV até 1000 V e de 100	*0.010/
	μA até $< 50 A$	*0,01%
	Método: comparação indireta	



	com multímetros padrão (e resistor padrão acima de 20 A)
Medidor de Potência DC	De 100 mV até 1000 V e de 100 *0,018% μA até < 3 A
	De 100 mV até 1000 V e de 3 A *0,075% até < 20 A
	De 100 mV até 1000 V e de >20 *0,70% A até 1000 A
	Método (até 20 A): comparação

direta com calibrador padrão (potência simulada)

Método (acima de 20 A):
comparação indireta com calibrador padrão e bobina padrão (potência simulada)

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE ALTERNADA

Década Resistiva, em Corrente Alternada	(1 kHz)	
	$10~\Omega$ até $< 100~\Omega$	*0,18%
	$100~\Omega$ até $100~k\Omega$	*0,24%
	Método: Comparação direta com medidor RCL	
Medidor de Resistência, em Corrente Alternada	(1 kHz)	
	$10~\Omega$ até $< 100~\Omega$	*0,18%
	$100~\Omega$ até $100~\text{k}\Omega$	*0,24%
	Método: Comparação direta com medidor RCL usando resistores AC ou décadas de resistência AC como meio	
Resistor Padrão, em Corrente Alternada	(1 kHz)	
	$10~\Omega$ até $< 100~\Omega$	*0,18%
	$100~\Omega$ até $100~k\Omega$	*0,24%
	Método: Comparação direta com medidor RCL	
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE C	CONTÍNUA	
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE O Década Resistiva, em Corrente Contínua	CONTÍNUA $100~\mu\Omega$ até $10~m\Omega$	*0,025%
Década Resistiva, em Corrente		*0,025% *0,015%
Década Resistiva, em Corrente	100 μ Ω até 10 m Ω	,
Década Resistiva, em Corrente	100 μ Ω até 10 m Ω > 1 m Ω até < 1 Ω	*0,015%
Década Resistiva, em Corrente	100 μ Ω até 10 m Ω > 1 m Ω até < 1 Ω 1 Ω até < 2 Ω 2 Ω até < 20 Ω 20 Ω até < 20 k Ω	*0,015% *0,0014% + 12 μΩ
Década Resistiva, em Corrente	100 μ Ω até 10 m Ω > 1 m Ω até < 1 Ω 1 Ω até < 2 Ω 2 Ω até < 20 Ω	*0,015% *0,0014% + 12 μΩ *0,0018% + 4,8 μΩ
Década Resistiva, em Corrente	100 μΩ até 10 mΩ > 1 mΩ até < 1 Ω 1 Ω até < 2 Ω 2 Ω até < 20 Ω 20 Ω até < 20 kΩ 20 kΩ até < 20 kΩ 0,2 MΩ até < 2 MΩ	* 0.015% * $0.0014\% + 12 \ \mu\Omega$ * $0.0018\% + 4.8 \ \mu\Omega$ * 0.0018%
Década Resistiva, em Corrente	$100 \ \mu\Omega \ at\'e \ 10 \ m\Omega$ $> 1 \ m\Omega \ at\'e < 1 \ \Omega$ $1 \ \Omega \ at\'e < 2 \ \Omega$ $2 \ \Omega \ at\'e < 20 \ \Omega$ $20 \ \Omega \ at\'e < 20 \ k\Omega$ $20 \ k\Omega \ at\'e < 200 \ k\Omega$ $0,2 \ M\Omega \ at\'e < 2 \ M\Omega$ $2 \ M\Omega \ at\'e < 20 \ M\Omega$	* 0.015% * $0.0014\% + 12 \mu\Omega$ * $0.0018\% + 4.8 \mu\Omega$ * 0.0018% * 0.0069%
Década Resistiva, em Corrente	100 μΩ até 10 mΩ > 1 mΩ até < 1 Ω 1 Ω até < 2 Ω 2 Ω até < 20 Ω 20 Ω até < 20 kΩ 20 kΩ até < 20 kΩ 0,2 MΩ até < 2 MΩ 2 MΩ até < 20 MΩ 20 MΩ até < 20 MΩ 20 MΩ até < 20 MΩ	* 0.015% * $0.0014\% + 12 \ \mu\Omega$ * $0.0018\% + 4.8 \ \mu\Omega$ * 0.0018% * 0.0069% * 0.0070%
Década Resistiva, em Corrente	$100 \ \mu\Omega$ até $10 \ m\Omega$ > $1 \ m\Omega$ até < $1 \ \Omega$ $1 \ \Omega$ até < $2 \ \Omega$ $2 \ \Omega$ até < $20 \ \Omega$ $20 \ \Omega$ até < $20 \ k\Omega$ $20 \ k\Omega$ até < $200 \ k\Omega$ $20 \ k\Omega$ até < $200 \ k\Omega$ $200 \ M\Omega$ até < $200 \ M\Omega$	*0,015% *0,0014% + 12 μΩ *0,0018% + 4,8 μΩ *0,0069% *0,0070% *0,070% *0,070% *0,20%
Década Resistiva, em Corrente	100 μΩ até 10 mΩ > 1 mΩ até < 1 Ω 1 Ω até < 2 Ω 2 Ω até < 20 Ω 20 Ω até < 20 kΩ 20 kΩ até < 20 kΩ 0,2 MΩ até < 20 MΩ 2 MΩ até < 20 MΩ 2 MΩ até < 20 MΩ 2 GΩ até < 20 GΩ	* 0.015% * $0.0014\% + 12 \mu\Omega$ * $0.0018\% + 4.8 \mu\Omega$ * 0.0018% * 0.0069% * 0.0070% * 0.070%
Década Resistiva, em Corrente	$100 \ \mu\Omega$ até $10 \ m\Omega$ > $1 \ m\Omega$ até < $1 \ \Omega$ $1 \ \Omega$ até < $2 \ \Omega$ $2 \ \Omega$ até < $20 \ \Omega$ $20 \ \Omega$ até < $20 \ k\Omega$ $20 \ k\Omega$ até < $200 \ k\Omega$ $20 \ k\Omega$ até < $200 \ k\Omega$ $200 \ M\Omega$ até < $200 \ M\Omega$	*0,015% *0,0014% + 12 μΩ *0,0018% + 4,8 μΩ *0,0069% *0,0070% *0,070% *0,070% *0,20%



	multímetro padrão	
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua	0,001 Ω	$*0,15~\mu\Omega$
	0,01 Ω	*1,2 μΩ
	0,1 Ω	*12 μΩ
	1Ω até $\leq 2 \Omega$	*0,0014% + 12 $\mu\Omega$
	2Ω até $\leq 20 \Omega$	*0,0018% + 4,8 $\mu\Omega$
	$20~\Omega$ até $<$ $200~\Omega$	*0,0018%
	$0.2 \text{ k}\Omega$ até $< 2 \text{ k}\Omega$	*0,0069%
	$2 \text{ k}\Omega$ até $\leq 20 \text{ k}\Omega$	*0,0070%
	$20 \text{ k}\Omega$ até $\leq 200 \text{ k}\Omega$	*0,070%
	$0.2~\mathrm{M}\Omega$ até $< 2~\mathrm{M}\Omega$	*0,070%
	$2 \text{ M}\Omega$ até $\leq 20 \text{ M}\Omega$	*0,20%
	$20~\text{M}\Omega$ até $< 1000~\text{G}\Omega$	*0,50%
	Método (até 0,1 Ω): comparação indireta com resistor padrão e multímetro padrão Método (acima de 0,1 Ω): comparação direta com multímetro padrão, usando resistores ou décadas como meio	
Resistor Padrão, em Corrente Contínua	100 μ Ω até 10 m Ω	*0,025%
Continua	$> 1 \text{ m}\Omega$ até $< 1 \Omega$	*0,015%
	1 Ω até < 2 Ω	* $0.0014\% + 12 \mu\Omega$
	2Ω até $\leq 20 \Omega$	* $0.0018\% + 4.8 \mu\Omega$
	20Ω até $\leq 20 \text{ k}\Omega$	*0,0018%
	$20 \text{ k}\Omega$ até $\leq 200 \text{ k}\Omega$	*0,0069%
	$0.2 \text{ M}\Omega$ até $\leq 2 \text{ M}\Omega$	*0,0070%
	$2 \text{ M}\Omega$ até $\leq 20 \text{ M}\Omega$	*0,070%
	$20~\text{M}\Omega$ até $< 200~\text{M}\Omega$	*0,070%
	$0.2 \text{ G}\Omega$ até $\leq 2 \text{ G}\Omega$	*0,20%
	$2 G\Omega$ até $\leq 20 G\Omega$	*0,18%
	Método (até < 1 Ω): comparação indireta com resistor padrão e multímetro padrão Método (a partir de 1 Ω):	
	comparação direta com multímetro padrão	
MEDIDAS DE TENSÃO AC	(20 II4/ 40 II)	
Fonte de Tensão AC	(20 Hz até 40 Hz)	*0.01 <i>4</i> 0/ + <i>4.4</i> • • •
	2 mV até < 200 mV	*0.014% + 4.4 μ V
	0,2 V até < 2 V	$*0.043\% + 66 \mu V$
	2 V até < 20 V	*0,043% + 0,66 mV
	20 V até < 200 V	*0,043% + 6,6 mV
	(> 40 Hz até 10 kHz)	
	2 mV até $\leq 200 \text{ mV}$	$*0,025\% + 0,14 \mu V$
	0,2 V até < 2 V	$*0,013\% + 9,8 \mu V$
	2 V até < 20 V	$*0,013\% + 98 \mu V$
	20 V até < 200 V	*0,016% + 1,2 mV



	200 V até 1000 V (> 10 kHz até 30 kHz)	*0,020% + 0,1 V
	2 mV até < 200 mV	*0,080% + 22 µV
	0.2 V até $< 2 V$	$*0,025\% + 21 \mu V$
	2 V até < 20 V	*0,025% + 0,21 mV
	20 V até < 200 V	*0,025% + 2,1 mV
	\geq 200 V até < 1000 V	*0,15 V até 0,35 V
	(> 30 kHz até 100 kHz)	
	2 mV até < 200 mV	$*0.080\% + 22 \mu V$
	0,2 V até < 2 V	$*0.025\% + 21 \mu V$
	2 V até < 20 V	*0,025% + 0,21 mV
	20 V até 100 V	*0,030% + 3 mV
	\geq 200 V até < 1000 V	*0,40 V até 1,0 V
	(40 Hz até 10 kHz)	
	2 mV até $\leq 200 \text{ mV}$	$*0,025\% + 0,14 \mu V$
	0,2 V até < 2 V	*0,013% + 9,8 μ V
	2 V até < 20 V	$*0,013\% + 98 \mu V$
	20 V até < 200 V	*0,016% + 1,2 mV
	200 V até 1000 V	*0,020% + 0,1 V
	(60 Hz)	
	> 1 kV a 28 kV	*0,9%
	Método (até 1000 V): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 1000 V): comparação direta com divisor de tensão padrão e multímetro	
Medidor de Tensão AC	padrão (40 Hz até 10 kHz)	
Medidoi de Telisão AC	2 mV até < 200 mV	*0,025% + 0,14 µV
	0,2 V até < 2 V	$*0.023\% + 0.14 \mu V$ $*0.013\% + 9.8 \mu V$
	2 V até < 20 V	$*0.013\% + 9.8 \mu\text{V}$
	20 V até < 200 V	*0.016% + 1.2 mV
	200 V até 1000 V	*0,020% + 0,1 V
	(> 10 kHz até 50 kHz)	0,02070 0,1
	2 mV até < 33 mV	*0,10% + 7 μ V
	33 mV até < 330 mV	* $0.016\% + 5.8 \mu\text{V}$
	0,33 V até < 3,3 V	*0,017% + 36 µA
	3,3 V até < 33 V	*0,017% + 0,36 mV
	33 V até < 330 V	*0,029% + 0,29 mV
	(> 50 kHz até 100 kHz)	
	100 mV até < 200 mV	*0,15 mV até 0,20 mV
	\geq 0,2 V até < 2 V	*0,40 mV até 2,0 mV
	≥ 2 V até < 20 V	*4,0 mV até 20 mV
	\geq 20 V até < 200 V	*40 mV até 0,20 V
	\geq 200 V até < 1000 V	*0,40 V até 1,0 V
	(> 100 kHz até 300 kHz)	



	> 0,2 V até < 2 V ≥ 2 V até < 20 V (60 Hz)	*3,5 mV até 10 mV *35 mV até 95 mV
	> 1 kV a 28 kV Método (até 1000 V): comparação direta com multímetro padrão Método (acima de 1000 V): comparação direta com divisor de tensão padrão e multímetro padrão	*0,9 %
MEDIDAS DE TENSÃO DC Fonte de Tensão DC	0.1 77 / 000 77	*0,15 µV até 1,5
	0,1 mV até < 200 mV	μV
	$\geq 0.2 \text{ V até} < 2 \text{ V}$	*1,5 µV até 9,0 µV
	\geq 2 V até \leq 20 V	*15 µV até 90 µV
	\geq 20 V até \leq 200 V	*0,2 mV até 1,5 mV
	≥ 200 V até 1000 V	*2,0 mV até 8,0 mV
	< -1 kV até -40 kV	*0,04%
	Método (até 1000 V): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 1000 V): comparação direta com divisor de tensão padrão e multímetro padrão	
Medidor de Tensão DC	0,1 mV até < 200 mV	*0,15 μV até 1,5 μV
	\geq 0,2 V até < 2 V	*1,5 μV até 9,0 μV
	\geq 2 V até < 20 V	*15 μV até 90 μV
	≥ 20 V até < 200 V	*0,2 mV até 1,5 mV
	\geq 200 V até 1000 V	*2,0 mV até 8,0 mV
	< -1 kV até -40 kV	*0,04%
	Método (até 1000 V): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 1000 V): comparação direta com divisor de tensão padrão e multímetro padrão	
(Realizados nas instalações do cliente)		
MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA		
Medidor de Capacitância	(1 kHz)	
	100 pF até 1 μF Método: Comparação direta com medidor RCL	*0,60%
MEDIDAS DE CORRENTE AC		
Fonte de Corrente AC	(40 Hz até 1 kHz)	
	20 - A - 4/ 100 A	*0 120/ + 50 ·
	30 μA até 100 μA > 0,1 mA até 1 mA	*0,13% + 59 nA *0,078% + 0,41 μA



	> 1 mA até 10 mA	$*0,013\% + 5,9 \mu A$
	> 10 mA até 100 mA	$*0.078\% + 41 \mu A$
	> 0,1 A até 1 A	*0,078% + 0,41 mA
	> 1 A até 10 A	*0,19% + 0,40 mA
	(40 Hz até 60 Hz)	
	20 A até 100 A	*0,55%
	(> 60 Hz até 1 kHz)	
	20 A até 100 A	*0,70%
	(60 Hz)	
	> 100 A até 1000 A	*0,77% + 0,12 A
	Método (até 3 A): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 3 A): comparação indireta com shunt padrão e multímetro padrão	
Medidor de Corrente AC	(40 Hz até 1 kHz)	
	30 μA até < 330 μA	$*0,15\% + 0,086 \mu A$
	0.33 mA até $< 3.3 mA$	* $0.14\% + 0.20 \mu\text{A}$
	3,3 mA até < 33 mA	$*0,10\% + 1,6 \mu A$
	33 mA até < 330 mA	* $0,11\% + 0,11 \mu A$
		*0,066% + 0,13
	0,33 A até < 3,3 A	mA
	3,3 A até < 11 A	*0,12% + 0,81 mA
	11 A até 20 A	*0,30% + 15 mA
	(40 Hz até 440 Hz)	
	> 20 A até 300 A	*0,77% + 0,12 A
	(60 Hz)	
	> 300 A até 1000 A	*0,77% + 0,12 A
	Método (até 20 A) : comparação direta com calibrador padrão	
	Método (acima de 20 A): comparação indireta calibrador padrão em conjunto com bobina padrão	
MEDIDAS DE CORRENTE DC		
Fonte de Corrente DC	10 μA até 100 μA	*0,038% + 26 nA
	> 0,1 mA até 1 mA	*0,055% + 28 nA
	> 1 mA até 10 mA	$*0,042\% + 2 \mu A$
	> 10 mA até 100 mA	*0,055% + 2,8 µA
	> 0,1 A até 1 A	*0,042 % + 0,2 mA
	> 1 A até 10 A	*0,19% + 0,54 mA
	> 10 A até 100 A	*0,25%
	> 100 A até 1000 A	*0,60%
	Método (até 3 A): comparação direta com multímetro padrão	0,0070
	Método (acima de 3 A): comparação indireta com shunt	
Medidon de Comunita DC	padrão e multímetro padrão	*0.0120/ ± 22 ·· 4
Medidor de Corrente DC	10 μA até 300 μA	*0,012% + 22 nA
	> 0.3 mA até < 3 mA	*0,011% + 35 nA
	> 3 mA até < 30 mA	* $0.012\% + 0.11 \mu\text{A}$
	> 30 mA até < 300 mA	* $0.012\% + 1.1 \mu A$



	> 0,3 A até > 3 A	*0,046 % + 61 µA
	> 3 A até < 10 A	*0,14% + 3 μ A
	10 A até 1000 A	*0,60% + 0,095 A
	Método (até 100 A):	
	comparação direta com fonte	
	padrão ou calibrador padrão Método (acima de 100 A):	
	comparação indireta calibrador	
	padrão em conjunto com bobina	
	padrão	
MEDIDAS DE INDUTÂNCIA	(1177)	
Medidor de Indutância	(1 kHz)	* 0.600/
	1 mH até 10 H	*0,60%
	Método: Comparação direta com medidor RCL	
MEDIDAG DE DOTÊNICIA AC		
MEDIDAS DE POTÊNCIA AC Medidor de cos	(120 V,1 A ,60 Hz)	
Medidor de cos	De 0,1 a 1 (capacitivo e	
	indutivo)	0,002
	(em 300 V, 10 A e 60 Hz)	
	De 0,1 a 1,0 (cap e ind)	*0,0022
	Método: comparação direta com	
Medidor de Potência Ativa	calibrador padrão De 30V até 480 V e 100 mA até	
Medidor de Potencia Ativa	20 A, em 60 Hz e com FP entre	40.000
	0,5 e 1,0 capacitivo ou indutivo	*0,25%
	(monofásico)	
	De 30 V até 480 V e > 20 A até	
	1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo	*0,80%
	(monofásico)	
	De 30 V até 480 V e > 20 A até	
	1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo	*1,00%
	(monofásico)	
	Método (até 20 A): comparação	
	direta com calibrador padrão	
	(potência simulada)	
	Método (acima de 20 A): comparação indireta com	
	calibrador padrão e bobina	
	padrão (potência simulada)	
Medidor de Potência Reativa	De 30 V até 480 V e 100 mA	
	até 20 A, em 60 Hz e com FP igual a 0,5 e 1,0 capacitivo ou	*0,40%
	indutivo (monofásico)	
	De 30 V até 480 V e > 20 A até	
	1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo	*1,00%
	(monofásico)	
	Método (até 20 A): comparação	
	direta com calibrador padrão	
	(potência simulada)	
	Método (acima de 20 A): comparação indireta com	
	calibrador padrão e bobina	
	padrão (potência simulada)	



MEDIDAS DE POTÊNCIA DC		
Medidor de Potência DC	De 100 mV até 1000 V e de 100 μA até < 3 A	
	De 100 mV até 1000 V e de 3 A até < 20 A	
	De 100 mV até 1000 V e de >20 A até 1000 A	*0,70%
	Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão (potência simulada)	
	Método (acima de 20 A): comparação indireta com calibrador padrão e bobina	
	padrão (potência simulada)	
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CO	DNTÍNUA	
Década Resistiva, em Corrente Contínua	1 Ω até 10 Ω	*0,0013%+ 3,5 mΩ
	$>$ 10 Ω até 100 Ω	$^{*0,0078\%}_{m\Omega} + 4,1$
	$> 0.1 \text{ k}\Omega$ até 1 k Ω	*0,011% + 6 m Ω
	$> 1 \text{ k}\Omega$ até $10 \text{ k}\Omega$	*0,011% + 67 m Ω
	$>10~\mathrm{k}\Omega$ até $100~\mathrm{k}\Omega$	*0,011% + 0,6 Ω
	$> 0.1 \text{ M}\Omega$ até 1 M Ω	*0,011% + 6 Ω
	$> 1 \ \mathrm{M}\Omega$ até $10 \ \mathrm{M}\Omega$	* $0,047\% + 20 \Omega$
	$> 10 \text{ M}\Omega$ até $100 \text{ M}\Omega$	*0,93%
	$> 100~\text{M}\Omega$ até $1000~\text{M}\Omega$	*2,4%
	Método: comparação direta com multímetro padrão	
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua	$0{,}001~\Omega$	*0,058%
	0,01 Ω	*0,058%
	0,1 Ω	*0,058%
	De 1 Ω até 10 Ω	$*0,0016 \Omega$
	$> 10 \Omega$ até 1 k Ω	*0,005%
	$> 1 \text{ k}\Omega$ até 1 M Ω	*0,004%
	$> 1~\mathrm{M}\Omega$ até $10~\mathrm{M}\Omega$	*0,016%
	$> 10 \text{ M}\Omega$ até $100 \text{ M}\Omega$	*0,06%
	$> 100~\text{M}\Omega$ até $1000~\text{M}\Omega$	*1,8%
	Método (até 0,1 Ω):	
	comparação direta com	

Resistor Padrão, em Corrente Contínua simulada) *0,0013%+ 3,5 m Ω 1Ω até 10Ω *0,0078% + 4,1 $> 10 \Omega$ até 100Ω $m\Omega$ $> 0.1 \text{ k}\Omega$ até $1 \text{ k}\Omega$ *0,011% + 6 m Ω $> 1 \text{ k}\Omega$ até $10 \text{ k}\Omega$ * $0.011\% + 67 \text{ m}\Omega$ $> 10 \text{ k}\Omega$ até $100 \text{ k}\Omega$ *0,011% + 0,6 Ω $> 0.1 \text{ M}\Omega$ até 1 M Ω *0,011% + 6 Ω $> 1 \text{ M}\Omega$ até $10 \text{ M}\Omega$ $*0,047\% + 20 \Omega$

resistores padrão ou décadas Método (1 Ω e acima): comparação direta com calibrador padrão (resistência



	$> 10 \text{ M}\Omega$ até $100 \text{ M}\Omega$	*0,93%
	$> 100 \ \mathrm{M}\Omega$ até $1000 \ \mathrm{M}\Omega$	*2,4%
	Método: comparação direta com multímetro padrão	
MEDIDAS DE TENSÃO AC		
Fonte de Tensão AC	(20 Hz até 10 kHz)	
	2 mV até 100 mV	$*0,037\% + 46 \mu V$
	> 0,1 V até 1 V	*0,050% + 0,31 mV
	> 1 V até 10 V	*0,050% + 3,1 mV
	> 10 V até 100 V	*0,050% + 31 mV
	> 100 V até 1000 V	*0,047% + 0,31 V
	> 1000 V até 28 kV (60 Hz)	*0,9%
	Método (até 1000 V): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 1000 V):	
	comparação direta com divisor de tensão padrão e multímetro padrão	
Medidor de Tensão AC	(40 Hz até 10 kHz)	
1.10 0.20 0.1 0.1 1.20 0.0 1.10	2 mV até 30 mV	$*0.010\% + 6.8 \mu V$
	> 30 mV até 300 mV	$*0.016\% + 5.8 \mu\text{V}$
	> 0,3 V até 3 V	$*0.017\% + 36 \mu V$
	,	*0.017% + 0.36
	> 3 V até 30 V	mV
	> 30 V até 300 V	*0,022% + 0,34 mV
	> 300 V até 1000 V	*0,035% + 0,90 mV
	Método: comparação direta com calibrador padrão	
MEDIDAS DE TENSÃO DC		
Fonte de Tensão DC	0,1 mV até 100 mV	$*0,0018\% + 10 \mu V$
	> 0,1 V até 1 V	*0,0030% + 7 μ V
	> 1 V até 10 V	$*0,0025\% + 40 \mu V$
	> 10 V até 100 V	*0,0040% + 0,43 mV
	> 100 V até 1000 V	*0,0074% + 4,7 mV
	Método (até 1000 V): multímetro padrão	
	Método (acima de 1000 V): comparação direta com divisor de tensão padrão e multímetro padrão	
Medidor de Tensão DC	0,1 mV até 30 mV	$*0,00034\% + 2,3$ μV
	> 30 mV até 300 mV	*0,0022% + 1,8 µV
	> 0,3 V até 3 V	$*0,0015\% + 1,7 \mu V$
	> 3 V até 30 V	$*0,0016\% + 15 \mu V$
	> 30 V até 300 V	* $0,0024\% + 56 \mu V$
	> 300 até 1000 V	*0,0024% + 0,57 mV



(Realizados em unidades móveis)

Medidor de Capacitância	(1 kHz)	
•	100 pF até 1 μF	*0,60%
	Método: Comparação direta	
	com medidor RCL	
MEDIDAS DE CORRENTE AC		
Fonte de Corrente AC	(40 Hz até 1 kHz)	
	30 μA até 100 μA	*0,13% + 59 nA
	> 0,1 mA até 1 mA	$*0,078\% + 0,41 \mu$ A
	> 1 mA até 10 mA	$*0,013\% + 5,9 \mu A$
	> 10 mA até 100 mA	*0,078% + 41 µA
	> 0,1 A até 1 A	*0,078% + 0,41 mA
	> 1 A até 10 A	*0,19% + 0,40 mA
	(40 Hz até 60 Hz)	
	20 A até 100 A	*0,55%
	(> 60 Hz até 1 kHz)	
	20 A até 100 A	*0,70%
	(60 Hz)	
	> 100 A até 1000 A	*0,77%+0,12 A
	Método (até 3 A): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 3 A): comparação indireta com shunt padrão e multímetro padrão	
Medidor de Corrente AC	(40 Hz até 1 kHz)	
	$30 \mu A$ até $\leq 330 \mu A$	$*0,15\% + 0,086 \mu$ A
	0,33 mA até < 3,3 mA	*0,14% + 0,20 μ A
	3.3 mA até $\leq 33 \text{ mA}$	*0,10% + 1,6 μ A
	33 mA até < 330 mA	*0,11% + 0,11 μ A
	0.33 A até < 3.3 A	*0,066% + 0,13
		mA
	3,3 A até < 11 A	*0,12% + 0,81 mA
	11 A até 20 A	*0,30% + 15 mA
	(40 Hz até 440 Hz)	
	> 20 A até 300 A	*0,77%+0,12 A
	(60 Hz)	
	> 300 A até 1000 A	*0,77%+0,12 A
	Método (até 20 A): comparação direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 20 A):	
	comparação indireta com calibrador padrão em conjunto com bobina padrão	
MEDIDAS DE CORRENTE DC		
Fonte de Corrente DC	10 μA até 100 μA	*0,038% + 26 nA
	> 0,1 mA até 1 mA	*0,055% + 28 nA
	> 1 mA até 10 mA	$*0,042\% + 2 \mu A$
	> 10 mA até 100 mA	* $0,055\% + 2,8 \mu A$



	> 0,1 A até 1 A	*0,042 % + 0,2 mA
	> 1 A até 10 A	*0,19% + 0,54 mA
	> 10 A até 100 A	*0,25%
	> 100 A até 1000 A	*0,60%
	Método (até 3 A): comparação	,
	direta com multímetro padrão Método (acima de 3 A): comparação indireta com shunt	
	padrão e multímetro padrão	
Medidor de Corrente DC	10 μA até 300 μA	*0,012% + 22 nA
	> 0.3 mA até < 3 mA	*0,011% + 35 nA
	> 3 mA até < 30 mA	* $0.012\% + 0.11 \mu\text{A}$
	> 30 mA até < 300 mA	$*0,012\% + 1,1 \mu A$
	> 0,3 A até > 3 A	*0,046 % + 61 µA
	> 3 A até < 10 A	$*0,14\% + 3 \mu A$
	10 A até 1000 A	*0,60% + 0,095 A
	Método (até 20 A): comparação	0,0070 0,00011
	direta com multímetro padrão	
	Método (acima de 20 A):	
	comparação indireta com	
	calibrador padrão em conjunto	
	com bobina padrão	
MEDIDAS DE INDUTÂNCIA		
Medidor de Indutância	(1 kHz)	
	1 mH até 10 H	*0,60%
	Método: Comparação direta com medidor RCL	
MEDIDAS DE POTÊNCIA AC		
Medidor de cos	(em 120 V ,1 A ,60 Hz)	
Widdlad at top	De 0,1 a 1 (capacitivo e	
	indutivo)	0,002
	(em 300 V, 10 A e 60 Hz)	
	De 0,1 a 1,0 (capacitivo e indutivo)	*0,0022
	Método: comparação direta com calibrador padrão	
Medidor de Potência Ativa	De 30 V até 480 V e 100 mA	
	até 20 A, em 60 Hz e com FP	* 0.250/
	entre 0.5 e 1.0 canacitivo ou	*0,25%
	entre 0,5 e 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico)	*0,25%
	indutivo (monofásico)	*0,25%
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo	*0,25%
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico)	
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até	
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP	
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até	*0,80%
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo	*0,80%
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo (monofásico) Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão	*0,80%
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo (monofásico) Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão (potência simulada)	*0,80%
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo (monofásico) Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão (potência simulada) Método (acima de 20 A):	*0,80%
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo (monofásico) Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão (potência simulada) Método (acima de 20 A): comparação indireta com	*0,80%
	indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico) De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo (monofásico) Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão (potência simulada) Método (acima de 20 A):	*0,80%



Medidor de Potência Reativa	De 30 V até 480 V e 100 mA até 20 A, em 60 Hz e com FP igual a 0,5 e 1,0 capacitivo ou indutivo (monofásico)	*0,40%
	De 30 V até 480 V e > 20 A até 1000 A, em 60 Hz e com FP igual 0,5 capacitivo ou indutivo (monofásico)	*1,00%
	Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão	
	(potência simulada) Método (acima de 20 A): comparação indireta com calibrador padrão e bobina padrão (potência simulada)	
MEDIDAS DE POTÊNCIA DC		
Medidor de Potência DC	De 100 mV até 1000 V e de 100 μA até < 3 A	*0,018%
	de 100 mV até 1000 V e de 3 A até < 20 A	*0,075%
	De 100 mV até 1000 V e de > 20 A até 1000 A	*0,70%
	Método (até 20 A): comparação direta com calibrador padrão (potência simulada)	
	Método (acima de 20 A): comparação indireta com calibrador padrão e bobina padrão (potência simulada)	
	paarao (poteneia simaiaaa)	
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE O		
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE O Década Resistiva, em Corrente Contínua		*0,0013%+ 3,5 mΩ
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA	*0,0013%+ 3,5 mΩ *0,0078%+ 4,1 mΩ
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA $1~\Omega$ até $10~\Omega$,
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA $1~\Omega~\text{at\'e}~10~\Omega$ $> 10~\Omega~\text{at\'e}~100~\Omega$	*0,0078%+ 4,1 mΩ
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA $1~\Omega~até~10~\Omega$ $> 10~\Omega~até~100~\Omega$ $> 0,1~k\Omega~até~1~k\Omega$	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA $1~\Omega~até~10~\Omega$ $> 10~\Omega~até~100~\Omega$ $> 0.1~k\Omega~até~1~k\Omega$ $> 1~k\Omega~até~10~k\Omega$	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$ $> 10 \Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 0.1 \text{ k}\Omega \text{ até } 1 \text{ k}\Omega$ $> 1 \text{ k}\Omega \text{ até } 10 \text{ k}\Omega$ $> 10 \text{ k}\Omega \text{ até } 100 \text{ k}\Omega$	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$ $> 10 \Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 0.1 k\Omega \text{ até } 1 k\Omega$ $> 1 k\Omega \text{ até } 10 k\Omega$ $> 10 k\Omega \text{ até } 100 k\Omega$ $> 10 k\Omega \text{ até } 100 k\Omega$ $> 0.1 M\Omega \text{ até } 1 M\Omega$	* 0.0078% + $4.1 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $6 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $67 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + 0.6Ω * 0.011% + 6Ω
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$ $> 10 \Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 0,1 k\Omega \text{ até } 1 k\Omega$ $> 1 k\Omega \text{ até } 10 k\Omega$ $> 10 k\Omega \text{ até } 100 k\Omega$ $> 0,1 M\Omega \text{ até } 1 M\Omega$ $> 1 M\Omega \text{ até } 10 M\Omega$ $> 10 M\Omega \text{ até } 100 M\Omega$ $> 100 M\Omega \text{ até } 1000 M\Omega$	* 0.0078% + $4.1 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $6 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $67 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + 0.6Ω * 0.011% + 6Ω * 0.047% + 20Ω * 0.93% * 2.4%
Década Resistiva, em Corrente Contínua	CONTÍNUA $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$ $> 10 \Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 0.1 \text{ k}\Omega \text{ até } 1 \text{ k}\Omega$ $> 1 \text{ k}\Omega \text{ até } 1 \text{ k}\Omega$ $> 1 \text{ k}\Omega \text{ até } 10 \text{ k}\Omega$ $> 10 \text{ k}\Omega \text{ até } 100 \text{ k}\Omega$ $> 0.1 \text{ M}\Omega \text{ até } 1 \text{ M}\Omega$ $> 1 \text{ M}\Omega \text{ até } 10 \text{ M}\Omega$ $> 1 \text{ M}\Omega \text{ até } 10 \text{ M}\Omega$	* 0.0078% + $4.1 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $6 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $67 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + 0.6Ω * 0.011% + 6Ω * 0.047% + 20Ω * 0.93% * 2.4%
Década Resistiva, em Corrente	CONTÍNUA 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 100 Ω > 0,1 k Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 10 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 0,1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω > 10 M Ω até 100 M Ω > 100 M Ω até 1000 M Ω Método: comparação direta com multímetro padrão 0,001 Ω	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω *0,011%+ 6 Ω *0,047%+ 20 Ω *0,93% *2,4%
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$ $> 10 \Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 0,1 k\Omega \text{ até } 1 k\Omega$ $> 1 k\Omega \text{ até } 10 k\Omega$ $> 10 k\Omega \text{ até } 100 k\Omega$ $> 0,1 M\Omega \text{ até } 1 M\Omega$ $> 1 M\Omega \text{ até } 10 M\Omega$ $> 10 M\Omega \text{ até } 100 M\Omega$ $> 100 M\Omega \text{ até } 1000 M\Omega$ Método: comparação direta com multímetro padrão $0,001 \Omega$ $0,01 \Omega$	* 0.0078% + $4.1 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $6 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $67 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + 0.6Ω * 0.011% + 6Ω * 0.047% + 20Ω * 0.93% * 2.4%
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$ $> 10 \Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 0,1 k\Omega \text{ até } 1 k\Omega$ $> 1 k\Omega \text{ até } 10 k\Omega$ $> 10 k\Omega \text{ até } 100 k\Omega$ $> 10 k\Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 10 M\Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 10 M\Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 100 M\Omega \text{ até } 1000 \Omega$ $> 100 M\Omega \text{ até } 1000 \Omega$ $Método: comparação direta com multímetro padrão$ $0,001 \Omega$ $0,01 \Omega$ $0,01 \Omega$	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω *0,011%+ 20 Ω *0,047%+ 20 Ω *0,93% *2,4% *0,058% *0,058%
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$ $> 10 \Omega \text{ até } 100 \Omega$ $> 0,1 k\Omega \text{ até } 1 k\Omega$ $> 1 k\Omega \text{ até } 10 k\Omega$ $> 10 k\Omega \text{ até } 100 k\Omega$ $> 0,1 M\Omega \text{ até } 1 M\Omega$ $> 1 M\Omega \text{ até } 1 M\Omega$ $> 1 M\Omega \text{ até } 100 M\Omega$ $> 10 M\Omega \text{ até } 100 M\Omega$ $> 100 M\Omega \text{ até } 1000 M\Omega$ Método: comparação direta com multímetro padrão $0,001 \Omega$ $0,01 \Omega$ $0,01 \Omega$ $0,1 \Omega$ $1 \Omega \text{ até } 10 \Omega$	* 0.0078% + $4.1 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $6 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $67 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + 0.6Ω * 0.011% + 6Ω * 0.047% + 20Ω * 0.93% * 2.4% * 0.058% * 0.058% * 0.058% * 0.058% * 0.0016Ω
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 100 Ω > 0,1 k Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 10 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 0,1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω > 10 M Ω até 100 M Ω > 100 M Ω até 1000 direta commultímetro padrão 0,001 Ω 0,01 Ω 0,1 Ω 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 1 k Ω	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω *0,011%+ 20 Ω *0,047%+ 20 Ω *0,93% *2,4% *0,058% *0,058% *0,058% *0,0016 Ω *0,005%
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 100 Ω > 0,1 k Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 10 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 0,1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω > 10 M Ω até 100 M Ω > 100 M Ω até 1000 M Ω Método: comparação direta com multímetro padrão 0,001 Ω 0,01 Ω 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 1 M Ω	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω *0,011%+ 6 Ω *0,047%+ 20 Ω *0,93% *2,4% *0,058% *0,058% *0,058% *0,0016 Ω *0,005% *0,004%
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 100 Ω > 0,1 k Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 10 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 0,1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω > 10 M Ω até 100 M Ω > 100 M Ω até 1000 m Ω Método: comparação direta com multímetro padrão 0,001 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω *0,011%+ 20 Ω *0,047%+ 20 Ω *0,93% *2,4% *0,058% *0,058% *0,058% *0,0016 Ω *0,005% *0,004% *0,016%
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 100 Ω > 0,1 k Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 10 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 0,1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω > 10 M Ω até 100 M Ω Método: comparação direta com multímetro padrão 0,001 Ω 0,01 Ω 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω *0,011%+ 6 Ω *0,047%+ 20 Ω *0,93% *2,4% *0,058% *0,058% *0,058% *0,0016 Ω *0,005% *0,004% *0,016% *0,06%
Década Resistiva, em Corrente Contínua Medidor de Resistência, em	CONTÍNUA 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 100 Ω > 0,1 k Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 10 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 10 k Ω até 100 k Ω > 0,1 M Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω > 10 M Ω até 100 M Ω > 100 M Ω até 1000 m Ω Método: comparação direta com multímetro padrão 0,001 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 1 Ω até 10 Ω > 10 Ω até 1 k Ω > 1 k Ω até 1 M Ω > 1 M Ω até 10 M Ω	*0,0078%+ 4,1 mΩ *0,011%+ 6 mΩ *0,011%+ 67 mΩ *0,011%+ 0,6 Ω *0,011%+ 20 Ω *0,047%+ 20 Ω *0,93% *2,4% *0,058% *0,058% *0,0016 Ω *0,005% *0,004% *0,016%



	Método (1 Ω e acima): comparação direta com calibrador padrão (resistência simulada)	
Resistor Padrão, em Corrente Contínua	1 Ω até $10 Ω$	*0,0013%+ 3,5 mΩ
Continua	> 10Ω até 100Ω > $0.1 k\Omega$ até $1 k\Omega$ > $1 k\Omega$ até $10 k\Omega$	* 0.0078% + $4.1 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $6 \text{ m}\Omega$ * 0.011% + $67 \text{ m}\Omega$
	$> 10 \text{ k}\Omega$ até $100 \text{ k}\Omega$	*0,011%+ 0,6 Ω
	$> 0.1 \text{ M}\Omega$ até 1 M Ω	*0,011%+ 6 Ω
	$> 1 \text{ M}\Omega$ até $10 \text{ M}\Omega$	*0,047%+ 20 Ω
	$> 10 \text{ M}\Omega$ até $100 \text{ M}\Omega$	*0,93%
	$> 100 \ \mathrm{M}\Omega$ até $1000 \ \mathrm{M}\Omega$	*2,4%
	Método: comparação direta com multímetro padrão	
MEDIDAS DE TENSÃO AC	(20 11 - // 10 111)	
Fonte de Tensão AC	(20 Hz até 10 kHz)	*0.0270/ + 46\
	2 mV até 100 mV	$*0.037\% + 46 \mu V$
	> 0,1 V até 1 V	*0,050% + 0,31 mV
	> 1 V até 10 V	*0,050% + 3,1 mV
	> 10 V até 100 V	*0,050% + 31 mV
	> 100 V até 1000 V	*0,047% + 0,31 V
	Método: comparação direta com multímetro padrão	
Medidor de Tensão AC	(40 Hz até 10 kHz)	
	2 mV até 30 mV	$*0.010\% + 6.8 \mu V$
	> 30 mV até 300 mV	$*0.016\% + 5.8 \mu\text{V}$
	> 0,3 V até 3 V	$*0.017\% + 36 \mu V$
	> 3 V até 30 V	*0,017% + 0,36 mV
	> 30 V até 300 V	*0,022% + 0,34 mV
	Método: comparação direta com multímetro padrão	
MEDIDAS DE TENSÃO DC		
Fonte de Tensão DC	0,1 mV até 100 mV	$*0,0018\% + 10 \mu V$
	> 0,1 V até 1 V	$*0,0030\% + 7 \mu V$
	> 1 V até 10 V	$*0,0025\% + 40 \mu V$
	> 10 V até 100 V	*0,0040% + 0,43 mV
	> 100 V até 1000 V	*0,0074% + 4,7 mV
	Método: comparação direta com multímetro padrão	
Medidor de Tensão DC	0,1 mV até 30 mV	$*0,00034\% + 2,3$ μV
	> 30 mV até 300 mV	*0,0022% + 1,8 µV
	> 0,3 V até 3 V	$*0,0015\% + 1,7 \mu V$
	> 3 V até 30 V	$*0,0016\% + 15 \mu V$
	> 30 V até 300 V	$*0,0024\% + 56 \mu V$
	> 300 V até 1000 V	*0,0024% + 0,57



Método: comparação direta com multímetro padrão

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.





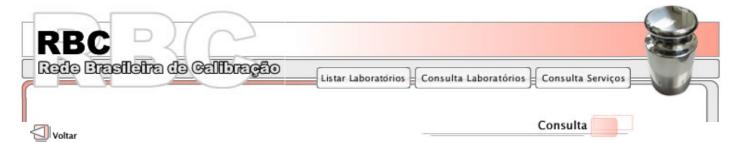












ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

FÍSICO-QUÍMICA

Gerente Técnico Do Email do

Douglas Mayoral douglas@gero.com.br



Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO		
Medidor de Condutividade	Calibração Elétrica - 25°C	
	1 μS/cm até 1000 μS/cm	* de 0,000037 μS/cm até 0,046 μS/cm
	> 1 mS/cm até 100 ms/cm	* 0,000046 mS/cm até 0,063 mS/cm
	Calibração com Material de Referência Certificado (MRC) a 25 °C	
	2 μS/cm	* 0,21 μS/cm
	10 μS/cm	* 0,14 µS/cm
	100 μS/cm	* 0,91 μS/cm
	147 μS/cm	* 1,1 µS/cm



	500 μS/cm	* 6 µS/cm
	1000 μS/cm	* 7,4 μS/cm
	1200 μS/cm	* 8,7 μS/cm
	1400 μS/cm	* 10 µS/cm
	1413 μS/cm	* 11 µS/cm
	1430 μS/cm	* 12 µS/cm
	10 mS/cm	* 0,079 mS/cm
	100 mS/cm	* 0,79 mS/cm
	DOQ-CGCRE-022 Revisão 02	0,75 111570111
	Método de calibração elétrica	
	por comparação com medidor	
	de resistência padrão	
	Método de calibração elétrica	
	por comparação com década	
	resistiva padrão	
	Método de calibração com	
	material de referência	
	certificado	
	Calibração Elétrica - 25°C	4.004.5
	- 500 mV até 500 mV	* 0,015 mV
	pH 0 até pH 14	*pH 0,00025
	Calibração com Material de	
	Referência Certificado (MRC) a 25 °C	
		*
	pH 2	* pH 0,028
	pH 3	* pH 0,020
	pH 4	* pH 0,015
	pH 5	* pH 0,028
	pH 6	* pH 0,011
	pH 8	* pH 0,033
	pH 7	* pH 0,013
	pH 9	* pH 0,014
	pH 10	* pH 0,028
	pH 11	* pH 0,020
	pH 12	* pH 0,020
	DOQ-CGCRE-022 Revisão 02	
	Método de calibração elétrica	
	por comparação com medidor	
	de tensão padrão	
	Método de calibração elétrica	
	por comparação com fonte de tensão DC padrão	
	Método de calibração com	
	material de referência	
	certificado - método de dois	
	pontos	
	Método de calibração com	
	material de referência	
	certificado - método de	
	multipontos (até cinco pontos)	
200		

MONITORES DE GASES

Medidor de pH

Detector de Gás com Indicação Direta

CO (monóxido de carbono)

90 a $110~\mu mol/mol$

 $2,4~\mu mol/mol$



	O2 (oxigênio)	
	16 a 20 %mol/mol	0,38 %mol/mol
	H2S (sulfeto de hidrogênio)	
	22 a 28 μmol/mol	1,8 µmol/mol
	CH4 (metano-% de Limite	
	Inferior de Explosividade)	1.60/1.15
	45 a 55 %LIE	1,6 %LIE
	DOQ-CGCRE-088 - Revisão 01	
	Método por calibração com material de referência	
	certificado	
PADRÕES		
Simulador de pH/mV	Calibração Elétrica (25 °C)	
	-2000 mV até -1000 mV	* 0,11 mV
	> -1000 mV até -500 mV	* 0,042 mV
	> -500 mV até 500 mV	* 0,015 mV
	> 500 mV até 1000 mV	* 0,042 mV
	> 1000 mV até 2000 mV	* 0,11 mV
	DOQ-CGCRE-022 Revisão 02	
	Método de calibração elétrica	
	por comparação com medidor de tensão padrão	
(Realizados nas instalações do cliente)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	C 1'1 ~ F1// ' (25.0C)	
Medidor de Condutividade	Calibração Elétrica (25 °C)	*0,000037 μS/cm
	1 μS/cm até 1000 μS/cm	até 0,046 μS/cm
	>1 mS/cm até 100 mS/cm	*0,000046 mS/cm até 0,063 mS/cm
	Calibração com Material de Referência Certificado (MRC) a 25 °C	
	2 μS/cm	*0,21 µS/cm
	10 μS/cm	*0,14 µS/cm
	100 μS/cm	*0,91 µS/cm
	147 μS/cm	*1,1 µS/cm
	500 μS/cm	*6 µS/cm
	1000 μS/cm	*7,4 µS/cm
	1200 μS/cm	*8,7 µS/cm
	1400 μS/cm	*10 µS/cm
	1413 μS/cm	*11 µS/cm
	1430 μS/cm	*12 μS/cm
	1730 μS/CIII	
	10 mS/cm	*0,079 mS/cm
	•	•
	10 mS/cm	*0,079 mS/cm
	10 mS/cm 100 mS/cm	*0,079 mS/cm
	10 mS/cm 100 mS/cm DOQ-CGCRE-022 Revisão 02	*0,079 mS/cm
	10 mS/cm 100 mS/cm DOQ-CGCRE-022 Revisão 02 Método de calibração elétrica por comparação com medidor	*0,079 mS/cm
	10 mS/cm 100 mS/cm DOQ-CGCRE-022 Revisão 02 Método de calibração elétrica por comparação com medidor de resistência padrão	*0,079 mS/cm



Medidor de pH

certificado

Calibração Elétrica (25 °C)

Calibração com Material de Referência Certificado (MRC) a

25 °C

pH 12 * pH 0,020

DOQ-CGCRE-022 Revisão 02

Método de calibração elétrica por comparação com medidor de tensão padrão

Método de calibração elétrica por comparação com fonte de tensão DC padrão

Método de calibração com material de referência certificado - método de dois pontos

Método de calibração com material de referência certificado - método de multipontos (até cinco pontos)

MONITORES DE GASES

Detector de Gás com Indicação Direta CO (monóxido de carbono)

90 a 110 μmol/mol 2,4 μmol/mol

O2 (oxigênio)

16 a 20 %mol/mol 0,38 %mol/mol

H2S (sulfeto de hidrogênio)

22 a 28 μmol/mol 1,8 μmol/mol

CH4 (metano-% de Limite Inferior de Explosividade)

45 a 55 %LIE 1,6 %LIE

DOQ-CGCRE-088 - Revisão 01 Método por calibração com material de referência certificado

PADRÕES

Simulador de pH/mV Calibração Elétrica 25 °C



> 1000 mV até 2000 mV	*0,11 mV
DOQ-CGCRE-022 Revisão 02	
Método de calibração elétrica	
por comparação com medidor	
de tensão padrão	

(Realizados em unidades móveis)

(Realizados em unidades móveis)			
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO			
Medidor de Condutividade	Calibração Elétrica (25 °C)		
	1 μS/cm até 1000 μS/cm	* de 0,000037 μS/cm até 0,046 μS/cm	
	> 1 mS/cm até 100 mS/cm	* de 0,000046 mS/cm até 0,063 mS/cm	
	Calibração com Material de Referência Certificado (MRC) a 25 °C		
	2 μS/cm	* 0,21 μS/cm	
	10 μS/cm	* 0,14 µS/cm	
	100 μS/cm	* 0,91 µS/cm	
	147 μS/cm	* 1,1 µS/cm	
	500 μS/cm	* 6 μS/cm	
	1000 μS/cm	* 7,4 μS/cm	
	1200 μS/cm	* 8,7 µS/cm	
	1400 μS/cm	* 10 µS/cm	
	1413 μS/cm	* 11 μS/cm	
	1430 μS/cm	* 12 µS/cm	
	10 mS/cm	* 0,079 mS/cm	
	100 mS/cm	* 0,79 mS/cm	
	DOQ-CGCRE-022 Revisão 02		
	Método de calibração elétrica por comparação com medidor de resistência padrão		
	Método de calibração elétrica por comparação com década resistiva padrão		
	Método de calibração com material de referência certificado		
Medidor de pH	Calibração com Material de Referência Certificado (MRC) a 25 °C		
	Calibração Elétrica (25 °C)		
	- 500 mV até 500 mV	* 0,015 mV	
	pH 0 até pH 14	* pH 0,00025	
	Calibração com Material de Referência Certificado (MRC) a 25 °C		
	pH 2	* pH 0,028	
	pH 3	* pH 0,020	
	pH 4	* pH 0,015	
	pH 5	* pH 0,028	
	рН 6	* pH 0,011	
	pH 8	* pH 0,033	



* pH 0,013 pH 7 pH 9 * pH 0,014 * pH 0,028 pH 10 * pH 0,020 pH 11 * pH 0,020 pH 12

DOQ-CGCRE-022 Revisão 02

Método de calibração elétrica por comparação com medidor de tensão padrão

Método de calibração elétrica por comparação com fonte de tensão DC padrão

Método de calibração com material de referência certificado - método de dois pontos

Método de calibração com material de referência certificado - método de multipontos (até cinco pontos)



PADRÕES		
Simulador de pH/mV	Calibração Elétrica (25 °C)	
	-2000 mV até -1000 mV	*0,11 mV
	> -1000 mV até -500 mV	*0,042 mV
	> -500 mV até 500 mV	*0,015 mV
	> 500 mV até 1000 mV	*0,042 mV
	> 1000 mV até 2000 mV	*0,11 mV
	DOQ-CGCRE-022 Revisão (02
	Método de calibração elétrica por comparação com medido de tensão padrão	

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SF

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

FORÇA, TORQUE E DUREZA

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes	5)	
ESCALAS DE MÁQUINAS DE MEDIÇÃO DE DI	JREZA	
Escalas de Máquina de Dureza Brinell	Até 29,42 kN	6 HB
	ABNT NBR NM ISO 6506- 2:2010	
Escalas de Máquina de Dureza Rockwell	A/C/D	0,5 HR
	B/G	1 HR
	E/F/H/K	0,7 HR
	HR15N / HR30N / HR45N	0,7 HR
	HR15T / HR30T / HR45T	0,7 HR
	ABNT NBR NM ISO 6508- 2:2008	
Escalas de Máquina de Dureza	A/B/E/O	Força da Mola 1 a 2

Shore		mN*
	C/D/DO	Força da Mola 0,13 N*
	M / OO / OOO / OOO-S	Força da Mola 0,5 a 2 mN*
	Diâmetro	0,006 mm
	Comprimento	0,006 mm
	Ângulo	0,14°
	Raio	0,006 mm
	IRDH: S1/ S2/ L / H	Força da Mola 0,03 N
	Asker C	Força da Mola 0,032 N
	Diâmetros	0,006 mm
	Raio	0,006 mm
	ASTM D 2240:2015	
	ABNT NBR 14455:2015	
	ASTM D 1415:2006	
Escalas de Máquina de Dureza Vickers	De 10 N a 1000 N	6 HV
	ABNT NBR NM ISO 6507- 2:2008	
INSTRUMENTOS DE APLICAÇÃO DE TORQUE		
Apertadeira e/ou Parafusadeira	De 0,1 N.m até 5 N.m	0,009 N.m*
	>5 N.m até 50 N.m	0,09 N.m*
	>50 N.m até 500 N.m	0,9 N.m*
	Métodos de comparação com transdutor de torque padrão	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE FORÇA ADE	QUADOS À CALIBRAÇÃO DE ESCALAS DE N	NÁQUINA DE ENSAIOS
Instrumento de Medição de Força Adequado à Calibração de Escalas de Máquina de Ensaios em	Até 1000 N	0,02%*
Compressão		
	>1 kN até 5 kN	0,031%*
	>5 kN até 100 kN	0,015%*
	>100 kN até 200 kN	0,025%*
	>200 kN até 500 kN ABNT NBR ISO 376:2012	0,02%*
Instrumento de Medição de Força Adequado à Calibração de Escalas de Máquina de Ensaios em Tração	Até 1000 N	0,02%*
	>1 kN até 5 kN	0,03%*
	>5 kN até 100 kN	0,015%*
	>100 kN até 250 kN	0,032%*
	>250 kN até 500 kN	0,02%*
	ABNT NBR ISO 376:2012	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE FORÇA DE U	ISO GERAL	
Instrumento de Medição de Força de Uso Geral em Compressão	Até 1000 N	0,02%*
p. 2 0000	>1 kN até 5 kN	0,031%*
	>5 kN até 100 kN	0,015%*
	>100 kN até 200 kN	0,025%*
	>200 kN até 500 kN	0,02%*
		-,·-



	A DNIT NIDD 0107.2012	
Instrumento de Medição de Força	ABNT NBR 8197:2012	0.000/4
de Uso Geral em Tração	Até 1000 N	0,02%*
	>1 kN até 5 kN	0,03%*
	>5 kN até 100 kN	0,015%*
	>100 kN até 250 kN	0,032%*
	>250 kN até 500 kN	0,02%*
	ABNT NBR 8197:2012	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TORQUE		
Calibrador de Torquímetro	De 0,1 N.m até 200 N.m	0,02% +0,005 N.m*
	>200 N.m até 400 N.m	0,025% + 0,1 N.m*
	>400 N.m até 1000 N.m	0,015% + 0,1 N.m*
	>1000 N.m até 5000 N.m	0,01% +0,1 N.m*
	ABNT NBR 12240:2013	
Torquímetro Manual Sentido Anti- Horário	De 0,1 N.m até 200 N.m	0,02% +0,005 N.m*
	>200 N.m até 400 N.m	0,025% + 0,1 N.m*
	>400 N.m até 1000 N.m	0,015% + 0,1 N.m*
	>1000 N.m até 5000 N.m	0,01% +0,1 N.m*
	ABNT NBR ISO 6789:2009	
Torquímetro Manual Sentido Horário	De 0,1 N.m até 200 N.m	0,02% +0,005 N.m*
	>200 N.m até 400 N.m	0,025% + 0,1 N.m*
	>400 N.m até 1000 N.m	0,015% + 0,1 N.m*
	De 1000 N.m até 5000 N.m	0,01% +0,1 N.m*
	ABNT NBR ISO 6789:2009	0.000/ .0.005
Transdutor de Torque	De 0,1 N.m até 200 N.m	0,02% +0,005 N.m*
	>200 N.m até 400 N.m	0,025% + 0,1 N.m*
	>400 N.m até 1000 N.m	0,015% + 0,1 N.m*
	>1000 N.m até 5000 N.m	0,01% +0,1 N.m*
	ABNT NBR 12240:2013	
PENETRADORES DE DUREZA		
Penetrador Brinell	Diâmetro de 1 mm até 10 mm	0,0005 mm
	ABNT NBR NM ISO 6506- 2:2010; itens 4.3.1, 4.3.3 e	
	4.3.4.1	
Penetrador Rockwell	1,5875 mm até 12,7 mm (esférico)	0,0005 mm
	120° (esferocônico)	0,05°
	0,2 mm	0,005 mm
	ABNT NBR NM ISO 6508- 2:2008; item 4.3.1.1	
	(penetradores esferocônico) e item 4.3.2.3.1 (Penetrador esférico)	
Penetrador Vickers	136°	0,05°
	ABNT NBR NM ISO 6507-2:2008; item: 4.3 (com exceção do sub item 4.3.4);	,,,,
(Realizados nas instalações do cliente)	·	
ESCALAS DE MÁQUINA DE ENSAIOS		



Escalas de Máquina de Ensaios em Compressão	De 5 N até 50 N	0,09%*
	>50 N até 500 N	0,18%*
	>500 N até 5000 N	0,11%*
	>5 kN até < 50 kN	0,11%*
	>50 kN até 500 kN	0,29%*
	ABNT NBR ISO 7500-1:2016	-, -
Escalas de Máquina de Ensaios em Tração		0,63%*
,	>50 N até < 500 N	0,12%*
	>500 N até < 5000 N	0,11%*
	>5 kN até < 50 kN	0,11%*
	>50 kN até 500 kN	0,29%*
	ABNT NBR ISO 7500-1:2016	-, -
Sistema de Medição do Travessão Móvel de Máquina de Ensaios	Até 1000 mm	0,01 mm
1	De 1 mm/min até 100 mm/min	0,3 %
	De 100 min/mm até 1000	•
	mm/min	0,2 %
	Método de comparação indireta	
	com padrões de comprimento e tempo	
ESCALAS DE MÁQUINAS DE MEDIÇÃO DE DUR	EZA	
Escalas de Máquina de Dureza Brinell	Até 29,42 kN	6 HB
	ABNT NBR NM ISO 6506- 2:2010	
Escalas de Máquina de Dureza Rockwell	A/C/D	0,5 HR
	B/G	1 HR
	E/F/H/K	0,7 HR
	HR15N / HR30N / HR45N	0,7 HR
	HR15T / HR30T / HR45T	0,7 HR
	ABNT NBR NM ISO 6508- 2:2008	
Escalas de Máquina de Dureza Vickers	De 10 N a 1000 N	6 HV
	ABNT NBR NM ISO 6507- 2:2008	
INSTRUMENTOS DE APLICAÇÃO DE TORQUE		
Apertadeira e/ou Parafusadeira	De 0,1 N.m até 5 N.m	0,009 N.m*
	>5 N.m até 50 N.m	0,09 N.m*
	>50 N.m até 500 N.m	0,9 N.m*
	Método por comparação com transdutor de torque padrão	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE FORÇA DE U	SO GERAL	
Instrumento de Medição de Força de Uso Geral em Compressão	De 5 N até 50 N	0,18%
	>50 N até 500 N	0,18%*
	>500 N até 5000 N	0,11%*
	>5 kN até 50 kN	0,11%*
	>50 kN até 500 kN	0,29%*
	ABNT NBR 8197:2012	,
	121.11.121.017.12012	



Instrumento de Medição de Força de Uso Geral em Tração	>5 kN até 50 kN	0,12%*
,	De 5 N até 50 N	0,12%*
	>50 N até 500 N	0,12%*
	>500 N até 5000 N	0,11%*
	>50 kN até 500 kN	0,29%*
	ABNT NBR 8197:2012	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TORQUE		
Calibrador de Torquímetro	De 2 N.m até 20 N.m	0,03 N.m*
	>20 N.m até 200 N.m	0,2 N.m*
	>200 N.m até 2000 N.m	0,75%*
	ABNT NBR 12240:2013	
Torquímetro Manual Sentido Anti- Horário	De 2 N.m até 20 N.m	0,03 N.m*
	>20 N.m até 200 N.m	0,2 N.m*
	>200 N.m até 2000 N.m	0,75%*
	ABNT NBR ISO 6789:2009	
Torquímetro Manual Sentido Horário	De 2 N.m até 20 N.m	0,03*
	>20 N.m até 200 N.m	0,2*
	>200 N.m até 2000 N.m	0,75%*
	ABNT NBR ISO 6789:2009	
PENETRADORES DE DUREZA		
Penetrador Brinell	Diâmetro de 1 mm até 10 mm	0,0011 mm
	ABNT NBR NM ISO 6506- 2:2010; itens 4.3.1, 4.3.3 e 4.3.4.1	
Penetrador Rockwell	1,5875 mm até 12,7 mm (esférico)	0,0011 mm
	120° (esferocônico)	0,038°
	0,2 mm	0,0021 mm
	ABNT NBR NM ISO 6508-	
	2:2008; item 4.3.1.1	
	(penetradores esferocônico) e item 4.3.2.3.1 (Penetrador	
	esférico)	
Penetrador Vickers	136°	0,038°
	ABNT NBR NM ISO 6507-	
	2:2008; item: 4.3 (com exceção	
	do sub item 4.3.4)	
(Realizados em unidades móveis)		
ESCALAS DE MÁQUINAS DE MEDIÇÃO DE DUR	EZA	
Escalas de Máquina de Dureza Brinell	Até 29,42 kN	6 HB
	ABNT NBR NM ISO 6506- 2:2010	
Escalas de Máquina de Dureza Rockwell	A/C/D	0,5 HR
	B/G	1 HR
	E/F/H/K	0,7 HR
	HR15N / HR30N / HR45N	0,7 HR
	HR15T / HR30T / HR45T	0,7 HR
	ABNT NBR NM ISO 6508-	



	2:2008	
Escalas de Máquina de Dureza Shore	A/B/E/O	Força da Mola 1 a 2 mN*
	C/D/DO	Força da Mola 0,13 N*
	M / OO / OOO / OOO-S	Força da Mola 0,5 a 2 mN*
	Diâmetro	0,006 mm
	Comprimento	0,006 mm
	Ângulo	0,14°
	Raio	0,006 mm
Escalas de Máquine de Duneza	ASTM D2240:2015	
Escalas de Máquina de Dureza Vickers	De 10 N a 1000 N	6 HV
	ABNT NBR NM ISO 6507- 2:2008	
INSTRUMENTOS DE APLICAÇÃO DE TORQUE		
Apertadeira e/ou Parafusadeira	De 0,1 N.m até 5 N.m	0,009 N.m*
	>5 N.m até 50 N.m	0,09 N.m*
	>50 N.m até 500 N.m	0,9 N.m*
	Método por comparação com transdutor de torque padrão	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE FORÇA DE L	ISO GERAL	
Instrumento de Medição de Força de Uso Geral em Compressão	De 0,1 N até 1000 N	0,11%*
	>1 kN até 5 kN	0,031%*
	>5 kN até 100 kN	0,015%*
	>100 kN até 200 kN	0,025%*
	>200 kN até 500 kN	0,02%*
	ABNT NBR 8197:2012	
Instrumento de Medição de Força de Uso Geral em Tração	De 0,1 N até 1000 N	0,11%*
	>1 kN até 5 kN	0,03%*
	>5 kN até 100 kN	0,015%*
	>100 kN até 250 kN	0,032%*
	>250 kN até 500 kN	0,02%*
	ABNT NBR 8197:2012	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TORQUE		
Calibrador de Torquímetro	De 2 N.m até 20 N.m	0,03 N.m*
	>20 N.m até 200 N.m	0,2 N.m*
	>200 N.m até 2000 N.m	0,75%*
T	ABNT NBR 12240:2013	
Torquímetro Manual Sentido Anti- Horário	De 2 N.m até 20 N.m	0,03 N.m*
	>20 N.m até 200 N.m	0,2 N.m*
	>200 N.m até 2000 N.m	0,75%*
	ABNT NBR ISO 6789:2009	
Torquímetro Manual Sentido Horário	De 2 N.m até 20 N.m	0,03 N.m*
	>20 N.m até 200 N.m	0,2 N.m*
	>200 N.m até 2000 N.m	0,75%*
	ABNT NBR ISO 6789:2009	



Transdutor de Torque	De 2 N.m até 20 N.m	0,4%*
	>20 N.m até 200 N.m	0,5%*
	>200 N.m até 2000 N.m	0,59%*
	ABNT NBR 12240:2013	
PENETRADORES DE DUREZA		
Penetrador Brinell	Diâmetro de 1 mm até 10 mm	0,0005 mm
	ABNT NBR NM ISO 6506- 2:2010; itens 4.3.1, 4.3.3 e 4.3.4.1	
Penetrador Rockwell	De 1,5875 mm até 12,7 mm (Esférico)	0,0005 mm
	120° (Esferocônico)	0,05°
	0,2 mm	0,005 mm
	ABNT NBR NM ISO 6508- 2:2008; item 4.3.1.1 (penetradores esferocônico) e item 4.3.2.3.1 (Penetrador esférico)	
Penetrador Vickers	136°	0,05°
	ABNT NBR NM ISO 6507-2:2008; item: 4.3 (com exceção	



Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)

do sub item 4.3.4)

- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

MASSA

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanen	tes)	
MEDIDAS DE MASSA		
Medição de Massa de Peças Diversas	De 0,1 g até 42 g	0,0002 g
	> 42 g até 210 g	0,002 g
	> 210 g até 4100 g	0,2 g
	> 4,1 kg até 30,1 kg	0,002 kg
	> 30,1 kg até 400 kg	1,2 kg
	Método de pesagem direta	
PADRÕES DE MASSA		
Peso Padrão	De 1 mg até 200 mg	De 0,009 mg até 0,02 mg
	De 0,500 g até 20 g	De 0,025 mg até 0,08 mg
	De 50 g até 100 g	De 0,11 mg até



0,16 mg 200 g 0,3 mg De 0,008 g até De 500 g até 2000 g 0,009 g De 0,08 g até 0,09 De 5000 g até 20000 g 50 kg 0,0031 kg 100 kg 0,006 kg 200 kg0,012 kg 500 kg0,032 kgMétodo de comparação direta com pesos padrão

(Realizados nas instalações do cliente)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE M	ASSA	
Balança	0,001 mg até 200 g	0,01 mg até 0,32 mg
	(VDD: 0,00001 g)	-
	> 200 g até 500 g	0,32 mg até 1,5 mg
	(VDD: 0,0001 g)	
	> 500 g até 1000 g	0,0016 g até 0,003 g
	(VDD: 0,001 g)	
	> 1000 g até 10000 g	0,006 g até 0,03 g
	(VDD: 0,01 g)	
	> 10000 g até 40000 g	0,1 g até 0,2 g
	(VDD: 0,1 g)	
	> 40 kg até 100 kg	3 g até 7 g
	(VDD: 0,001 kg)	
	> 100 kg até 150 kg	0,01 kg
	(VDD: 0,01 kg)	
	> 150 kg até 300 kg	0,02 kg
	(VDD: 0,02 kg)	
	> 300 kg até 600 kg	0,05 kg
	(VDD: 0,05 kg)	
	> 600 kg até 1400 kg	0,1 kg
	(VDD: 0,1 kg)	
	> 1400 kg até 7000 kg	1 kg até 3 kg
	(VDD: 1 kg)	
	> 7000 kg até 10000 kg	4 a 6 kg
	(VDD: 1 kg)	
	> 10000 kg até 50000 kg	12 a 28 kg
	(VDD: 10 kg)	
	Método de comparação com pesos padrão	
	Método de comparação com pesos padrão e lote de carga	

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o



- laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.



















Acreditação Nº 171 25/07/2001 Data da Acreditação

ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Nome do Laboratório

Situação

AV. ANTÔNIO BETTINI, 333 Endereço Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

(15) 3384-3000 Telefone (O15) 3384-3000 Fax

Grupo de Serviço de Calibração

ÓPTICA

Gerente Técnico Douglas Mayoral Email douglas@gero.com.br

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
ESPECTROFOTOMETRIA		
Espectrofotômetro UV e UV-VIS	Comprimento de Onda	
	240 nm até 880 nm	*0,12 nm
	(SBW 0,1 nm até 5,0 nm)	
	Absorvância UV	
	0,09 A até 1,45 A	*0,0037 A até 0,0068 A
	(De 235 nm até 350 nm)	
	(SBW 1,0 nm até 1,6 nm)	
	Absorvância VIS	
	0,29 A até 2,12 A	*0,0028 A até 0,0059 A
	(De 440 nm até 635 nm)	
	(SBW 1,0 nm até 6,5 nm)	



Absorvância VIS 0,25 A até 1,12 A (De 405 nm até 650 nm) (SBW 1,0 nm) Método de calibração por comparação com material de referência certificado Método de calibração por comparação com filtro óptico calibrado	*0,0019 A até 0,0031 A
(De 405 nm até 650 nm) (SBW 1,0 nm) Método de calibração por comparação com material de referência certificado Método de calibração por comparação com filtro óptico	,
(SBW 1,0 nm) Método de calibração por comparação com material de referência certificado Método de calibração por comparação com filtro óptico	
100 lux até 2000 lux	*3,2%
Método de calibração por comparação com medidor de iluminância padrão	3,270
Índice de Refração (nD)	
1,33299 até 1,51099	0,00075
0,0% até 87,6% Brix	0,33% Brix até 0,18% Brix
Método de calibração por comparação com refratômetro padrão	
Comprimento de Onda 240 nm até 880 nm (SBW 0,1 nm até 5,0 nm) Absorvância UV	*0,12 nm
0,09 A até 1,45 A	*0,0037 A até 0,0068 A
(De 235 nm até 350 nm) (SBW 1,0 nm até 1,6 nm) Absorvância VIS	
0,29 A até 2,12 A	*0,0028 A até 0,0059 A
(De 440 nm até 635 nm) (SBW 1,0 nm até 6,5 nm) Absorvância VIS	
0,25 A até 1,12 A	*0,0019 A até 0,0031 A
(De 405 nm até 650 nm) (SBW 1,0 nm) Método de calibração por comparação com material de referência certificado Método de calibração por comparação com filtro óptico calibrado	
	iluminância padrão Índice de Refração (nD) 1,33299 até 1,51099 Grau Brix (%) 0,0% até 87,6% Brix Método de calibração por comparação com refratômetro padrão Comprimento de Onda 240 nm até 880 nm (SBW 0,1 nm até 5,0 nm) Absorvância UV 0,09 A até 1,45 A (De 235 nm até 350 nm) (SBW 1,0 nm até 1,6 nm) Absorvância VIS 0,29 A até 2,12 A (De 440 nm até 635 nm) (SBW 1,0 nm até 6,5 nm) Absorvância VIS 0,25 A até 1,12 A (De 405 nm até 650 nm) (SBW 1,0 nm) Método de calibração por comparação com material de referência certificado Método de calibração por comparação com filtro óptico



1,33299 até 1,51099

Grau Brix (%)

0,0% até 87,6% Brix

0,33% Brix até 0,18% Brix

0,00075

Método de calibração por comparação com refratômetro padrão

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sur CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

PRESSÃO

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes	s)	
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO	O RELATIVO	
Barômetro Analógico com Conexão de Pressão	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,062 kPa
	>200 kPa até 450 kPa	0,078 kPa
	>450 kPa até 3,6 MPa	0,078 kPa até 0,45 kPa
	>3,6 MPa até 5,5 MPa	0,66 kPa
	>5,5 MPa até 110 MPa	0,72 kPa até 14 kPa
	Método de comparação com balança de pressão e barômetro	
	Método de comparação com manômetro e barômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	



	ABNT NBR 14105-1:2013	
Barômetro Analógico sem		
Conexão de Pressão	70 kPa até 110 kPa	0,062 kPa
	Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica	
Barômetro Digital com Conexão de Pressão	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa >200 kPa até 450 kPa	0,062 kPa 0,078 kPa 0,078 kPa até 0,45
	>450 kPa até 3,6 MPa	kPa
	>3,6 MPa até 5,5 MPa >5,5 MPa até 110 MPa Método de comparação com balança de pressão e barômetro Método de comparação com manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015	0,66 kPa 0,72 kPa até 14 kPa
Barômetro Digital sem Conexão de Pressão	70 kPa até 110 kPa	0,062 kPa
Manômetro Analógico	Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica 10 Pa até 1 kPa >1 kPa até 1,5 kPa >1 kPa até 10 kPa >1,5 kPa até 10 kPa >10 kPa até 100 kPa >100 kPa até 350 kPa >350 kPa até 3,5 MPa >3,5 MPa até 5,5 MPa >5,5 MPa até 110 MPa Método de comparação com balança de pressão Método de comparação com manômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04 ABNT NBR 14105-1:2013	5,8 Pa 0,021 kPa 0,0013 kPa 0,013% 0,042 kPa 0,013% 0,66 kPa 0,012%
Manômetro Analógico de Pressão	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
Absoluta	>100 kPa até 200 kPa >200 kPa até 450 kPa >450 kPa até 3,6 MPa >3,6 MPa até 5,5 MPa >5,5 MPa até 110 MPa Método de comparação com balança de pressão e barômetro Método e comparação com manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04	0,062 kPa 0,078 kPa 0,078 kPa até 0,45 kPa 0,66 kPa 0,72 kPa até 14 kPa
	manômetro e barômetro padrão	

	ABNT NBR 14105-1:2013	
Manômetro Analógico Diferencial	10 Pa até 1 kPa	8,2 Pa
2	>1 kPa até 10 kPa	0,030 kPa
	>10 kPa até 100 kPa	0,044 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,44 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	4,4 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	44 kPa
	Método de comparação com	I I KI W
	dois manômetros padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	ABNT NBR 14105-1:2013	
Manômetro Digital	10 Pa até 1 kPa	5,8 Pa
	>1 kPa até 1,5 kPa	0,021 kPa
	>1,5 kPa até 10 kPa	0,0013 kPa
	>10 kPa até 100 kPa	0,013%
	>100 kPa até 350 kPa	0,042 kPa
	>350 kPa até 3,5 MPa	0,013%
	>3,5 MPa até 5,5 MPa	0,66 kPa
	>5,5 MPa até 110 MPa	0,012%
	Método de comparação com	0,01270
	balança de pressão	
	Método de comparação com	
	manômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015	
Manômetro Digital de Pressão	ABN 1 NBK 14103-2.2013	
Absoluta	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,062 kPa
	>200 kPa até 450 kPa	0,078 kPa
	>450 kPa até 3,6 MPa	0,078 kPa até 0,45
		kPa
	>3,6 MPa até 5,5 MPa	0,66 kPa
	>5,5 MPa até 110 MPa	0,72 kPa até 14 kPa
	Método de comparação com balança de pressão e barômetro	
	Método de comparação com	
	manômetro e barômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03	
	ABNT NBR 14105-2:2015	
Manômetro Digital Diferencial	10 Pa até 1 kPa	8,2 Pa
	>1 kPa até 10 kPa	0,030 kPa
	>10 kPa até 100 kPa	0,044 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,44 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	4,4 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	44 kPa
	Método de comparação com dois manômetros padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03	
	ABNT NBR 14105-2:2015	
Transdutor / Transmissor de		
Pressão com Saída em Unidade	10 Pa até 1 kPa	5,8 Pa
Elétrica		
	>1 kPa até 1,5 kPa	0,021 kPa

Datometro de Coluna de Melcullo	Métada da aemparação com	0,20 KI a
PADRÕES DE PRESSÃO - PRINCÍPIO FUNDAME Barômetro de Coluna de Mercúrio		0,20 kPa
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015	
	vacuômetro padrão	
	Método comparação com	
	>10 kPa até 93 kPa	0,13 kPa
Vacuômetro Digital	1 kPa até 10 kPa	0,032 kPa
	ABNT NBR 14105-1:2013	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	vacuômetro padrão	
	>10 kPa até 93 kPa Método de comparação com	0,13 kPa
Vacuômetro Analógico	1 kPa até 10 kPa	0,032 kPa
T7	/ medidor de tensão ou de corrente	0.0221.B
	Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro	
	>10 kPa até 93 kPa	0,13 kPa
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica	1 kPa até 10 kPa	0,032 kPa
	manômetro, barômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente	
	ou de corrente Método de comparação com	
	multímetro / medidor de tensão	
	Método de comparação com balança de pressão, barômetro e	
	>5,5 MPa até 110 MPa	0,72 kPa até 14 kPa
	>3,6 MPa até 5,5 MPa	0,66 kPa
	>450 kPa até 3,6 MPa	0,078 kPa até 0,45 kPa
	>200 kPa até 450 kPa	0,078 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,062 kPa
Absoluta com Saída em Unidade Elétrica	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
Transdutor/Transmissor de Pressão	corrente	
	manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de	
	Método de comparação com	
	corrente	
	balança de pressão e multímetro / medidor de tensão ou de	
	Método de comparação com	
	>5,5 MPa até 110 MPa	0,012%
	>3,5 MPa até 5,5 MPa	0,66 kPa
	>100 kPa até 350 kPa >350 kPa até 3,5 MPa	0,042 kPa 0,013%
	>10 kPa até 100 kPa	0,013%
	>1,5 kPa até 10 kPa	0,0013 kPa
	1.51D // 101D	0.0012.1 D

Método de comparação com barômetro de referência



	utilizando câmara de vácuo/barométrica	
Manômetro de Coluna Líquida	10 Pa até 1 kPa	9,8 Pa
	>1 kPa até 10 kPa	0,021 kPa
	>10 kPa até 100 kPa	0,031 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,31 kPa
	Método de comparação com manômetro digital	
(Realizados nas instalações do cliente)		
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPI	O RELATIVO	
Barômetro Analógico com Conexão de Pressão	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,070 kPa
	>200 kPa até 1,1 MPa	0,35 kPa



Conexão de Pressão	2,3 Kr a ate 100 Kr a	0,14 Kr a
	>100 kPa até 200 kPa >200 kPa até 1,1 MPa >1,1 MPa até 10,1 MPa >10,1 MPa até 100,1 MPa Método de comparação com manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04 ABNT NBR 14105-1:2013	0,070 kPa 0,35 kPa 3,2 kPa 0,031 MPa
Barômetro Analógico sem Conexão de Pressão	70 kPa até 110 kPa Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica	0,12 kPa
Barômetro Digital com Conexão de Pressão	2,5 kPa até 100 kPa >100 kPa até 200 kPa >200 kPa até 1,1 MPa >1,1 MPa até 10,1 MPa >10,1 MPa até 100,1 MPa Método de comparação com manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015	0,14 kPa 0,070 kPa 0,35 kPa 3,2 kPa 0,031 MPa
Barômetro Digital sem Conexão de Pressão		0,12 kPa
Manômetro Analógico	10 Pa até 1 kPa >1 kPa até 100 kPa >100 kPa até 1 MPa >1 MPa até 10 MPa >10 MPa até 100 MPa Método de Comparação com manômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04 ABNT NBR 14105-1:2013	5,8 Pa 0,031 kPa 0,31 kPa 3,1 kPa 0,031 MPa
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta	2,5 kPa até 100 kPa >100 kPa até 200 kPa	0,14 kPa 0,070 kPa

	>200 kPa até 1,1 MPa	0,35 kPa
	>1,1 MPa até 10,1 MPa	3,2 kPa
	>10,1 MPa até 100,1 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com	
	manômetro e barômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04 ABNT NBR 14105-1:2013	
Manâmatra Analésias Diferencial		8,2 Pa
Manômetro Analógico Diferencial	>1 kPa até 10 kPa	0,030 kPa
	>10 kPa até 100 kPa	0,030 kPa 0,044 kPa
	>10 kPa até 1 MPa	0,044 KFa 0,44 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	0,44 KFa 4,4 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	44 kPa
	Método de comparação com	77 KI a
	dois manômetros padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	ABNT NBR 14105-1:2013	
Manômetro Digital	10 Pa até 1 kPa	5,8 Pa
S	>1 kPa até 100 kPa	0,031 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,31 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	3,1 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03	
	ABNT NBR 14105-2:2015	
Manômetro Digital de Pressão Absoluta	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,070 kPa
	>200 kPa até 1,1 MPa	0,35 kPa
	>1,1 MPa até 10,1 MPa	3,2 kPa
	>10,1 MPa até 100,1 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro e barômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03	
	ABNT NBR 14105-2:2015	
Manômetro Digital Diferencial	10 Pa até 1 kPa	8,2 Pa
	>1 kPa até 10 kPa	0,030 kPa
	>10 kPa até 100 kPa	0,044 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,44 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	4,4 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	44 kPa
	Método de comparação com dois manômetros padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03	
	ABNT NBR 14105-2:2015	
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica	10 Pa até 1 kPa	5,8 Pa
	>1 kPa até 100 kPa	0,031 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,31 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	3,1 kPa



	>10 MPa até 100 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente	
Transdutor/Transmissor de Pressão		
Absoluta com Saída em Unidade Elétrica	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,070 kPa
	>200 kPa até 1,1 MPa	0,35 kPa
	>1,1 MPa até 10,1 MPa	3,2 kPa
	>10,1 MPa até 100,1 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro, barômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente	
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica	1 kPa até 93 kPa	0,16 kPa
	Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente	
Vacuômetro Analógico	1 kPa até 93 kPa	0,16 kPa
-	Método de comparação com	
	vacuômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	ABNT NBR 14105-1:2013	
Vacuômetro Digital	1 kPa até 93 kPa	0,16 kPa
	Método de comparação com vacuômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015	
(Realizados em unidades móveis)		
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO	RELATIVO	
Barômetro Analógico com Conexão de Pressão	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,070 kPa
	>200 kPa até 1,1 MPa	0,35 kPa
	>1,1 MPa até 10,1 MPa	3,2 kPa
	>10,1 MPa até 100,1 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com	
	manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	manômetro e barômetro padrão	
Barômetro Analógico sem Conexão de Pressão	manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04	0,12 kPa
Conexão de Pressão	manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04 ABNT NBR 14105-1:2013 70 kPa até 110 kPa Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica	0,12 kPa
Conexão de Pressão Barômetro Digital com Conexão de	manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04 ABNT NBR 14105-1:2013 70 kPa até 110 kPa Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica	0,12 kPa 0,14 kPa
Conexão de Pressão	manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-017 Rev.04 ABNT NBR 14105-1:2013 70 kPa até 110 kPa Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica	



	>1,1 MPa até 10,1 MPa >10,1 MPa até 100,1 MPa	3,2 kPa 0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015	
Barômetro Digital sem Conexão de Pressão	70 kPa até 110 kPa	0,12 kPa
1105540	Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica	
Manômetro Analógico	10 Pa até 1 kPa	5,8 Pa
Wandinero / maregico	>1 kPa até 100 kPa	0,031 kPa
	>1 KI a atc 100 KI a >100 kPa até 1 MPa	0,031 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	· ·
	•	3,1 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	ABNT NBR 14105-1:2013	
Manâmatra Analásias de Pressão	ABN 1 NBK 14103-1:2013	
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,070 kPa
	>200 kPa até 1,1 MPa	0,35 kPa
	>1,1 MPa até 10,1 MPa	3,2 kPa
	>10,1 MPa até 100,1 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro e barômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	ABNT NBR 14105-1:2013	
Manômetro Analógico Diferencial		8,2 Pa
	>1 kPa até 10 kPa	0,030 kPa
	>10 kPa até 100 kPa	0,044 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,44 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	4,4 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	44 kPa
	Método de comparação com dois manômetros padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	ABNT NBR 14105-1:2013	
Manômetro Digital	10 Pa até 1 kPa	5,8 Pa
	>1 kPa até 100 kPa	0,031 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,31 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	3,1 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-014 Rev.03	
	ABNT NBR 14105-2:2015	
Manômetro Digital de Pressão Absoluta	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,070 kPa



Manômetro Digital Diferencial	>200 kPa até 1,1 MPa >1,1 MPa até 10,1 MPa >10,1 MPa até 100,1 MPa Método comparação com manômetro e barômetro padrão DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015 10 Pa até 1 kPa	0,35 kPa 3,2 kPa 0,031 MPa 8,2 Pa
	>1 kPa até 10 kPa >10 kPa até 100 kPa >100 kPa até 1 MPa >1 MPa até 10 MPa >10 MPa até 100 MPa	0,030 kPa 0,044 kPa 0,44 kPa 4,4 kPa 44 kPa
	Método de comparação com dois manômetros padrão DOQ-CGCRE-014 Rev.03 ABNT NBR 14105-2:2015	
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica	10 Pa até 1 kPa	5,8 Pa
	>1 kPa até 100 kPa	0,031 kPa
	>100 kPa até 1 MPa	0,31 kPa
	>1 MPa até 10 MPa	3,1 kPa
	>10 MPa até 100 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente	
Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica	2,5 kPa até 100 kPa	0,14 kPa
	>100 kPa até 200 kPa	0,070 kPa
	>200 kPa até 1,1 MPa	0,35 kPa
	>1,1 MPa até 10,1 MPa	3,2 kPa
	>10,1 MPa até 100,1 MPa	0,031 MPa
	Método de comparação com manômetro, barômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente	
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica	1 kPa até 93 kPa	0,16 kPa
	Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente	
Vacuômetro Analógico	1 kPa até 93 kPa	0,16 kPa
	Método de comparação com vacuômetro padrão	
	DOQ-CGCRE-017 Rev.04	
	ABNT NBR 14105-1:2013	
Vacuômetro Digital	1 kPa até 93 kPa	0,16 kPa
	Método de comparação com vacuômetro padrão DOQ-CGCRE-014 Rev.03	



ABNT NBR 14105-2:2015

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.



















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

TEMPERATURA E UMIDADE

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanente	s)	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERA	ATURA	
Medidor de Temperatura para Sensor Termopar	-210 °C até 0 °C	0,080 °C até 0,030 °C
	> 0 °C até 1200 °C	0,030 °C até 0,026 °C
	> 1200 °C até 1372 °C	0,040 °C até 0,042 °C
	> 1372 °C até 1820 °C	0,13 °C
	Método de comparação direta com fonte de tensão ou simulador de termopar de referência	
	DOQ-CGCRE-026 Rev.01	
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	



Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores	-200 °C até 266 °C	0,0047 °C até 0,0056 °C
Sensores	>266 °C até 850 °C	0,0056 °C até 0,018 °C
	Método de comparação direta com década resistiva, resistores ou calibrador de termorresistência de referência DOQ-CGCRE-026 Rev.01 EURAMET cg-11 Version 2.0	
	(03/2011)	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE	T. D.C.A.: 20.0G	
Medidor de Umidade Relativa.	Temp. Referência: 20 °C 30 %ur até 90 %ur	1,6 %ur até 2,2 %ur
	Método de comparação com medidor de umidade relativa de referência	
MEIOS TÉRMICOS		
Banho Termostático	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	
	-95 °C até 150 °C	0,12 °C
	> 150 °C até 420 °C	0,12 °C até 0,19 °C
	Método de comparação com termopares, termorresistências, ou termômetros digitais de referência	
Calibrador de Temperatura com Bloco	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	
	-95 °C até 150 °C	0,13 °C
	> 50 °C até 150 °C	0,14 °C até 0,18 °C
	> 150 °C até 660 °C	0,18 °C até 0,48 °C
	> 660 °C até 1100 °C	2,0 °C
	EURAMET cg-13 Version 4.0 (09/2017)	
	Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência	
Câmara Climática	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	
	-60 °C até -30 °C	1,1 °C
	> -30 °C até 100 °C	0,17 °C
	Temp. Referência: 20 °C	
	30 %ur até 90 %ur	1,9 %ur até 2,4 %ur
	DOQ-CGCRE-028 Rev.01	
	Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência	
Câmara Térmica	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	

	-95 °C até -30 °C	1,1 °C
	> -30 °C até 100 °C	0,17 °C
	> 100 °C até 200 °C	0,57 °C
	> 200 °C até 1100 °C	2,5 °C até 5,1 °C
	DOQ-CGCRE-028 Rev.01	
	Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência	
CIMUL ADODES (CAUDDADODES)	Terefelia	
Simuladores (Calibradores) Simulador de Termopares		0,080 °C até 0,030
Simulador de Termopares	-210 °C até 0 °C	°C
	> 0 °C até 1200 °C	0,030 °C até 0,026 °C
	> 1200 °C até 1372 °C	0,040 °C até 0,042 °C
	> 1372 °C até 1820 °C	0,13 °C
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	
	Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro ou calibrador de termopar de referência	
Simulador de Termorresistência	-200 °C até 266 °C	0,0047 °C até 0,0056 °C
	>266 °C até 850 °C	0,0056 °C até 0,018 °C
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	
	Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro ou calibrador de termorresistência de referência	
TERMOMETRIA DE CONTATO		
Medidor de Temperatura com Sensor Termopar	-95 °C até -50 °C	1,0 °C
	> -50 °C até -30 °C	0,71 °C
	> -30 °C até 40 °C	0,34 °C até 0,26 °C
	> 40 °C até 300 °C	0,26 °C até 0,23 °C
	>300 °C até 350 °C	0,65 °C até 0,74 °C
	>350 °C até 420 °C	1,1 °C até 1,3 °C
	>420 °C até 660 °C	1,9 °C
	> 660 °C até 1100 °C	3,0 °C até 3,9 °C
	ABNT NBR 14610:2015	
	Método de comparação com termopar de referência	
	Método de comparação com terrmorresistência de referência	
	Método de comparação com termômetro digital de referência	
Medidor de Temperatura com	as reference	
Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores	-95 °C até 140 °C	0,062 °C
	> 140 °C até 660 °C	0,08 °C até 0,16 °C
	> 660 °C até 1100 °C	3,0 °C até 3,9 °C



ABNT NBR 14610:2015

Método de comparação com
termopar de referência

Método de comparação com
terrmorresistência de referência

Método de comparação com termômetro digital de referência

Termômetro de Líquido em Vidro -30 °C até 40 °C 0,11 °C

> 40 °C até 300 °C 0,09 °C até 0,17 °C

ABNT NBR 15970:2011 Método de comparação com termômetro digital de referência Método de comparação com termorresistência de referência

Termômetro Mecânico -30 °C até 300 °C 0.20 °C

termopar de referência Método de comparação com termorresistência de referência Método de comparação com termômetro digital de referência

Método de comparação com

Termopar de Metais Básicos -95 °C até -30 °C 1,0 °C

ABNT NBR 13770:2013 EURAMET cg-8 Version 2.1

(10/2011)

Método de comparação com termopar de referência Método de comparação com termorresistência de referência

Método de comparação com termômetro digital de referência

Termopar de Metais Nobres -50 °C até -30 °C 0,71 °C

> 420 °C até 660 °C 2,0 °C

> 660 °C até 1100 °C 3,0 °C até 3,9 °C

ABNT NBR 13770:2013 EURAMET cg-8 Version 2.1 (10/2011)

Método de comparação com termopar de referência

Método de comparação com termorresistência de referência Método de comparação com

termômetro digital de referência

Termorresistência -95 °C até 140 °C 0,062 °C

> 140 °C até 660 °C 0,08 °C até 0,16 °C

ABNT NBR 13772:2008



Método de comparação com
termorresistência de referência
Método de comparação com
termômetro digital de referência

TERMOMETRIA DE RADIAÇÃO Termômetro de Padiac

Termômetro de Radiação Infravermelha e Outras	-30 °C até 30 °C	2,0 °C
	> 30 °C até 400 °C	2,0 °C até 7,3 °C
	DOQ-CGCRE-054 Rev.00	
	Método de comparação com termômetro de radiação infravermelha de referência	
	Método de comparação direta com fonte de radiação de corpo negro	
	Método de comparação com termopar, termorresistência ou termômetro digital de referência, utilizando corpo negro como fonte de radiação	



(Realizados nas instalações do cliente)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Medidor de Temperatura para Sensor Termopar	-210 °C até 0 °C	0,32 °C até 0,12 °C
	> 0 °C até 1200 °C	0,11 °C até 0,21 °C
	> 1200 °C até 1372 °C	0,34 °C até 0,36 °C
	> 1372 °C até 1820 °C	0,55 °C até 0,53 °C
	DOQ-CGCRE-026 Rev.01	
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	
	Método de comparação direta com fonte de tensão ou simulador de termopar de referência	
Medidor de Temperatura para	200.00 ./ 0.00	0.004.00
Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores	-200 °C até 0 °C	0,034 °C até 850 °C
	> 0 °C até 850 °C	0,038 °C até 0,080 °C
	DOQ-CGCRE-026 Rev.01	
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	
	Método de comparação direta com década resistiva, resistores ou calibrador de termorresistência de referência	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE		
Medidor de Umidade Relativa.	Temp. Referência: 20 °C	
	30 %ur até 90 %ur	1,6 %ur até 2,2 %ur
	Método de comparação com medidor de umidade relativa de referência	
MEIOS TÉRMICOS		
Banho Termostático	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle,	

Calibrador de Temperatura com Bloco	Uniformidade e Estabilidade -95 °C até 150 °C > 150 °C até 420 °C Método de comparação com termopares, termorresistências, ou termômetros digitais de referência Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade -95 °C até 150 °C > 50 °C até 150 °C > 150 °C até 660 °C > 660 °C até 1100 °C EURAMET cg-13 Version 4.0	0,12 °C 0,12 °C até 0,19 °C 0,13 °C 0,14 °C até 0,18 °C 0,18 °C até 0,48 °C 2,0 °C
Câmara Climática	(09/2017) Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade -60 °C até -30 °C > -30 °C até 100 °C Temp. Referência: 20 °C	1,1 °C 0,17 °C
Câmara Térmica	30 %ur até 90 %ur DOQ-CGCRE-028 Rev.01 Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade -95 °C até -30 °C > -30 °C até 100 °C > 100 °C até 200 °C > 200 °C até 800 °C DOQ-CGCRE-028 Rev.01 Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de	1,9 %ur até 2,4 %ur 1,1 °C 0,17 °C 0,57 °C 2,5 °C até 5,1 °C
Simulador de Termopares	referência -210 °C até 0 °C > 0 °C até 1200 °C > 1200 °C até 1372 °C > 1372 °C até 1820 °C EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011) Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro ou calibrador de termopar de referência	0,32 °C até 0,12 °C 0,11 °C até 0,21 °C 0,34 °C até 0,36 °C 0,55 °C até 0,53 °C

Simulador de Termorresistência	-200 °C até 0 °C	0,034 °C até 0,037 °C
	> 0 °C até 850 °C	0,038 °C até 0,080 °C
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	C
	Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro ou calibrador de termorresistência de referência	
TERMOMETRIA DE CONTATO		
Medidor de Temperatura com Sensor Termopar	-20 °C até 110 °C	1,1 °C
	> 110 °C até 350 °C	1,1 °C até 1,4 °C
	> 350 °C até 420 °C	1,9 °C até 2,5 °C
	> 420 °C até 1100 °C	2,9 °C até 5,5 °C
	ABNT NBR 14610:2015	
	Método de comparação com termopar de referência	
	Método de comparação com terrmorresistência de referência	
	Método de comparação com termômetro digital de referência	
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores	-20 °C até 0 °C	0,23 °C até 0,22 °C
	> 0 °C até 110 °C	0,22 °C até 0,25 °C
	> 110 °C até 420 °C	0,31 °C até 0,88 °C
	> 420 °C até 1100 °C	2,9 °C até 5,5 °C
	ABNT NBR 14610:2015	
	Método de comparação com	
	termopar de referência	
	Método de comparação com terrmorresistência de referência	
	Método de comparação com	
	termômetro digital de referência	
Termopar de Metais Básicos	-20 °C até 110 °C	1,1 °C
	> 110 °C até 350 °C	1,1 °C até 1,4 °C
	> 350 °C até 420 °C	1,9 °C até 2,5 °C
	> 420 °C até 1100 °C	2,9 °C até 6,1 °C
	ABNT NBR 13770:2013	
	EURAMET cg-8 Version 2.1 (10/2011)	
	Método de comparação com termopar de referência	
	Método de comparação com termorresistência de referência	
	Método de comparação com termômetro digital de referência	
Termopar de Metais Nobres	-20 °C até 110 °C	2,6 °C até 1,8 °C
	> 110 °C até 350 °C	1,8 °C até 1,7 °C
	> 350 °C até 420 °C	2,1 °C até 2,5 °C
	> 420 °C até 1100 °C	2,9 °C até 5,5 °C
	ABNT NBR 13770:2013	



Termorresistência	EURAMET cg-8 Version 2.1 (10/2011) Método de comparação com termopar de referência Método de comparação com termorresistência de referência Método de comparação com termômetro digital de referência -20 °C até 0 °C > 0 °C até 110 °C > 110 °C até 350 °C > 350 °C até 420 °C ABNT NBR 13772:2008 Método de comparação com termorresistência de referência Método de comparação com termorresistência de referência	0,23 °C até 0,22 °C 0,22 °C até 0,25 °C 0,31 °C até 0,88 °C 1,5 °C até 3,1 °C
TERMOMETRIA DE RADIAÇÃO Termômetro de Radiação		
Termômetro de Radiação Infravermelha e Outras	-20 °C até 30 °C	2,0 °C
	> 30 °C até 400 °C	2,0 °C até 7,3 °C
	DOQ-CGCRE-054 Rev.00	
	Método de comparação com termômetro de radiação infravermelha de referência	
	Método de comparação direta com fonte de radiação de corpo	
	negro	
(Realizados em unidades móveis)		
Medidor de Temperatura para		
Sensor Termopar	-210 °C até 0 °C	0,32 °C até 0,12 °C
	> 0 °C até 1200 °C	0,11 °C até 0,21 °C
	> 1200 °C até 1372 °C	0,34 °C até 0,36 °C
	> 1372 °C até 1820 °C	0,55 °C até 0,53 °C
	DOQ-CGCRE-026 Rev.01	
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	
	Método de comparação direta	
	com fonte de tensão ou simulador de termopar de referência	
Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores	-200 °C até 0 °C	0,034 °C até 0,037 °C
	> 0 °C até 850 °C	0,038 °C até 0,080 °C
	DOQ-CGCRE-026 Rev.01 EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011) Método de comparação direta	
	com década resistiva, resistores ou calibrador de termorresistência de referência	



Medidor de Umidade Relativa.	Temp. Referência: 20 °C	
Tribulusi de Cimidado Itelauz (a.	30 %ur até 90 %ur	1,6 %ur até 2,2 %ur
	Método de comparação com medidor de umidade relativa de referência	1,0 70 100 2,2 700.
MEIOS TÉRMICOS		
Banho Termostático	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	
	-50 °C até -30 °C	0,92 °C
	> -30 °C até 0 °C	0,17 °C até 0,15 °C
	> 0 °C até 300 °C	0,15 °C até 0,41 °C
	> 300 °C até 420 °C	0,71 °C até 1,2 °C
	Método de comparação com termopares, termorresistências, ou termômetros digitais de referência	
Calibrador de Temperatura com Bloco	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	
	-95 °C até 150 °C	0,13 °C
	> 50 °C até 150 °C	0,14 °C até 0,18 °C
	> 150 °C até 660 °C	0,18 °C até 0,48 °C
	> 660 °C até 1100 °C	2,0 °C
	EURAMET cg-13 Version 4.0 (09/2017)	
	Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência	
Câmara Climática	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	
	-60 °C até -30 °C	1,1 °C
	> -30 °C até 100 °C	0,17 °C
	Temp. Referência: 20 °C	
	30 %ur até 90 %ur	1,9 %ur até 2,4 %ur
	DOQ-CGCRE-028 Rev.01	
	Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência	
Câmara Térmica	Parâmetros: Desvio da Temperatura de Controle, Uniformidade e Estabilidade	
	-95 °C até -30 °C	1,1 °C
	> -30 °C até 100 °C	0,17 °C
	> 100 °C até 200 °C	0,57 °C
	> 200 °C até 1100 °C	5,1 °C
	DOQ-CGCRE-028 Rev.01	•
	Método de comparação com termopares, termorressistências ou termômetros digitais de referência	



SIMULADORES (CALIBRADORES)		
Simulador de Termopares	-210 °C até 0 °C	0,32 °C até 0,12 °C
	> 0 °C até 1200 °C	0,12 °C até 0,021 °C
	> 1200 °C até 1372 °C	0,34 °C até 0,36 °C
	> 1372 °C até 1820 °C	0,55 °C até 0,53 °C
	Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro ou calibrador de termopar de referência EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	
Simulador de Termorresistência	-200 °C até 266 °C	0,034 °C até 0,037 °C
	>266 °C até 850 °C	0,038 °C até 0,080 °C
	EURAMET cg-11 Version 2.0 (03/2011)	
	Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro ou calibrador de termorresistência de referência	
TERMOMETRIA DE CONTATO		
Medidor de Temperatura com Sensor Termopar	-20 °C até 110 °C	1,1 °C
	> 110 °C até 350 °C	1,1 °C até 1,4 °C
	> 350 °C até 420 °C	1,9 °C até 2,5 °C
	> 420 °C até 1100 °C	2,9 °C até 5,5 °C
	ABNT NBR 14610:2015	
	Método de comparação com termopar de referência	
	Método de comparação com terrmorresistência de referência	
	Método de comparação com termômetro digital de referência	
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores	-20 °C até 0 °C	0,23 °C até 0,22 °C
	> 0 °C até 110 °C	0,22 °C até 0,25 °C
	> 110 °C até 420 °C	0,31 °C até 0,88 °C
	ABNT NBR 14610:2015	
	Método de comparação com termopar de referência	
	Método de comparação com terrmorresistência de referência	
	Método de comparação com termômetro digital de referência	
Termopar de Metais Básicos	-20 °C até 110 °C	1,1 °C
	> 110 °C até 350 °C	1,1 °C até 1,4 °C
	> 350 °C até 420 °C	1,9 °C até 2,5 °C
	> 420 °C até 1100 °C	2,9 °C até 6,1 °C
	ABNT NBR 13770:2013	
	EURAMET cg-8 Version 2.1 (10/2011)	
	Método de comparação com	
	metodo de comparação com	



termopar de referência

Método de comparação com
termorresistência de referência

Método de comparação com
termômetro digital de referência

Termopar de Metais Nobres -20 °C até 110 °C 2,6 °C até 1,8 °C

ABNT NBR 13770:2013 EURAMET cg-8 Version 2.1

(10/2011)

Método de comparação com termopar de referência Método de comparação com termorresistência de referência Método de comparação com

Método de comparação com termômetro digital de referência

Termorresistência -20 °C até 0 °C 0,23 °C até 0,22 °C

ABNT NBR 13772:2008 Método de comparação com termorresistência de referência Método de comparação com termômetro digital de referência

TERMOMETRIA DE RADIAÇÃO

Termômetro de Radiação Infrayermelha e Outras -20 °C até 30 °C 2,0 °C

> 30 °C até 400 °C 2,0 °C até 7,3 °C

DOQ-CGCRE-054 Rev.00 Método de comparação com termômetro de radiação infravermelha de referência Método de comparação direta com fonte de radiação de corpo negro

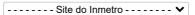
- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.





















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

TEMPO E FREQUÊNCIA

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA		
Gerador de Frequência	0,1 Hz até 15 GHz	*0,0018 ppm
	6 rpm até < 1000 rpm	*0,06% + 0,13 rpm
	Método de comparação com contador eletrônico / contador universal	
Medidor de Frequência	0,1 Hz até 600 MHz	*0,0018 ppm
	6 rpm até 90000 rpm	*2,5 ppm
	>300 MHz até 600 MHz	* 2,0e-9
	Método de comparação com gerador de frequência padrão	
	Método de comparação com calibrador eletrônico com módulo para osciloscópio	



MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO

MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO		
Gerador de Intervalo de Tempo	200 ns até 200 ms	*0,23 ns
	1 μs até 200 μs	0,00020 μs
	> 200µs até 20 ms	0,15 ppm
	> 20 ms até 20 s	0,0025 ppm
	> 20 s até 100 s	0,0040 ppm
	200 ms até 100 s	*0,0030 ppm
	> 100 s até 86400 s	0,02 s até 0,24 s
	1 μs até 200 μs	0,00020 μs
	> 200µs até 20 ms	0,15 ppm
	> 20 ms até 20 s	0,0025 ppm
	> 20 s até 100 s	0,0040 ppm
	Método de comparação com contador eletrônico	
Medidor de Intervalo de Tempo	3 ns até < 200 ns	*0,12 ns
	200 ns até < 200 ms	*0,23 ns
	200 ms até 100 s	*0,0030 ppm
	> 100 s até 86400 s	0,02 s até 0,24 s
	Método de comparação com gerador de intervalo de tempo padrão	
	Método de comparação com gerador de frequências padrão	
	Método de comparação direta com contador eletrônico medindo uma referência comum	
	Método de comparação direta com calibrador eletrônico com módulo para osciloscópio	
	Método de comparação direta com medidor de intervalo de tempo padrão (cronômetro ou similar)	
(Realizados nas instalações do cliente)		
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA		

MEDIDAS DE FREQUÊNCIA	MEDIDAS	DE	FREQU	JÊNCI
-----------------------	----------------	----	-------	-------

Gerador de Frequência	1000 rpm até 90000 rpm	*0,06% + 1 rpm
	0,1 Hz até 15 GHz	*0,0018 ppm
	Método de comparação com contador eletrônico / contador universal	
Medidor de Frequência	0,1 Hz até 600 MHz	*0,0018 ppm
	6 rpm até 90000 rpm	*2,5 ppm
	0,1 Hz até 600 MHz	*0,0018 ppm
	>300 MHz até 600 MHz	* 2,0e-9
	Método de comparação com gerador de frequência padrão	
	Método de comparação com calibrador eletrônico com módulo para osciloscópio	
	Método de comparação com contador eletrônico medindo	



MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO		
Gerador de Intervalo de Tempo	200 ns até 200 ms	*0,23 ns
	1 μs até 200 μs	0,00020 μs
	> 200µs até 20 ms	0,15 ppm
	> 20 ms até 20 s	0,0025 ppm
	> 20 s até 100 s	0,0040 ppm
	Método de comparação com contador eletrônico	
Medidor de Intervalo de Tempo	200 ms até 100 s	*0,0030 ppm
	> 100 s até 86400 s	0,02 s até 0,24 s
	3 ns até < 200 ns	*0,12 ns
	200 ns até < 200 ms	*0,23 ns
	200 ms até 100 s	*0,0030 ppm
	> 100 s até 86400 s	0,02 s até 0,24 s
	Método de comparação com gerador de intervalo de tempo padrão	
	Método de comparação com gerador de frequências padrão	
	Método de comparação direta com contador eletrônico medindo uma referência comum	
	Método de comparação direta com calibrador eletrônico com módulo para osciloscópio	
	Método de comparação direta com medidor de intervalo de tempo padrão (cronômetro ou similar)	
(Realizados em unidades móveis)		

(Realizados em unidades móveis)

MEDIDAS DE FREQUÊNCIA

MEDIDAS DE FREQUENCIA		
Gerador de Frequência	6 rpm até < 1000 rpm	*0,06% + 0,13 rpm
	1000 rpm até 90000 rpm	*0,06% + 1 rpm
	0,1 Hz até 15 GHz	*0,0018 ppm
	6 rpm até < 1000 rpm	*0,06% + 0,13 rpm
	1000 rpm até 90000 rpm	*0,06% + 1 rpm
	Método de comparação com contador eletrônico / contador universal	
Medidor de Frequência	>300 MHz até 600 MHz	* 2,0e-9
	Método de comparação com gerador de frequência padrão	
	Método de comparação com calibrador eletrônico com módulo para osciloscópio	
	Método de comparação com contador eletrônico medindo uma referência comum	
MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO		
Gerador de Intervalo de Tempo	> 100 s até 86400 s	0,02 s até 0,24 s
	1 μs até 200 μs	0,00020 μs

 $> 200 \mu s$ até 20 ms

0,15 ppm



> 20 ms até 20 s 0,0025 ppm > 20 s até 100 s0,0040 ppm 3 ns até < 200 ns *0,12 ns 200 ns até 200 ms *0,23 ns 200 ms até 100 s *0,0030 ppm > 100 s até 86400 s 0,02 s até 0,24 s 1 μs até 200 μs $0,00020 \mu s$ > 200 µs até 20 ms 0,15 ppm 0,0025 ppm > 20 ms até 20 s > 20 s até 100 s 0,0040 ppm

Método de comparação com

contador eletrônico

Medidor de Intervalo de Tempo 3 ns até < 200 ns *0,12 ns 200 ns até < 200 ms *0,23 ns

Método de comparação com gerador de intervalo de tempo

padrão

Método de comparação com gerador de frequências padrão Método de comparação direta com contador eletrônico medindo uma referência comum Método de comparação direta com calibrador eletrônico com módulo para osciloscópio Método de comparação direta

com medidor de intervalo de tempo padrão (cronômetro ou

similar)



- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

VAZÃO E VELOCIDADE DE FLUIDOS

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO MÁS	SICA	
Medidor de Vazão Mássica de Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos	0,024 t/h até 0,60 t/h	4,2 % até 0,5 %
	> 0,60 t/h até 120 t/h	0,5 %
	Método gravimétrico dinâmico	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO VOL	UMÉTRICA	
Medidor de Vazão Volumétrica de Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos	0,024 m³/h até 0,60 m³/h	4,2 % até 0,5 %
	> 0,60 m³/h até 120 m³/h	0,5 %
Medidor de Vazão Volumétrica de Gás	Método gravimétrico dinâmico Gás de calibração: ar comprimido	

	Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica até 1 MPa	
	> 0,050 dm³/min até 200 dm³/min	3,0% até 7,0%
	Gás de calibração: argônio	
	Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica até 1 MPa	
	> 0,050 dm³/min até 260 dm³/min	3,0% até 7,0%
	Gás de calibração: dióxido de carbono	
	Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica até 1 MPa	
	> 0,050 dm³/min até 145 dm³/min	3,0% até 7,0%
	Método da bolha de sabão e método comparativo com medidor de vazão volumétrica de gás de referência	
INSTRUMENTOS TOTALIZADORES DE MASSA		
Totalizador de Massa de Água ou		
de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos	0,024 t/h até 0,60 t/h	4,2 % até 0,5 %
	> 0,60 t/h até 120 t/h	0,5 %
	Método gravimétrico dinâmico	
INSTRUMENTOS TOTALIZADORES DE VOLUME		
Totalizador de Volume de Água ou		
de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos	0,024 m³/h até 0,60 m³/h	4,2 % até 0,5 %
	$> 0,60 \text{ m}^3/\text{h}$ até 120 m $^3/\text{h}$	0,5 %
	Método gravimétrico dinâmico	
Totalizador de Volume de Gás	Gás de calibração: ar comprimido	
	Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica até 1 MPa	
	> 0,050 dm³/min até 200 dm³/min	3,0% até 7,0%
	Método comparativo com medidor de vazão volumétrica de gás de referência pelo tempo de escoamento	
(Realizados nas instalações do cliente)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO VOLU	JMÉTRICA	
Medidor de Vazão Volumétrica de Gás	Gás de calibração: ar comprimido	
	Pressão do gás no medidor sob	

Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica

5,0% até 9,0%

até 1 MPa

 $> 0.050 \text{ dm}^3/\text{min at\'e } 200$

dm³/min

Método da bolha de sabão e



método comparativo com medidor de vazão volumétrica de gás de referência

INSTRUMENTOS TOTALIZADORES DE VOLUME

Totalizador de Volume de Gás

Gás de calibração: ar

comprimido

Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica

até 1 MPa

 $> 0.050 \text{ dm}^3/\text{min até } 200$

dm³/min

5,0% até 8,0%

Método comparativo com medidor de vazão volumétrica de gás de referência pelo tempo

de escoamento

(Realizados em unidades móveis)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO VOLUMÉTRICA

Medidor de Vazão Volumétrica de Gás

Gás de calibração: ar comprimido

Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica

até 1 MPa

> 0,050 dm³/min até 200

dm³/min

Método da bolha de sabão e método comparativo com medidor de vazão volumétrica

de gás de referência

INSTRUMENTOS TOTALIZADORES DE VOLUME

Totalizador de Volume de Gás

Gás de calibração: ar

comprimido

Pressão do gás no medidor sob calibração: pressão atmosférica

até 1 MPa

> 0,050 dm³/min até 200

dm³/min

4,0% até 8,0%

4,0% até 8,0%

Método comparativo com medidor de vazão volumétrica de gás de referência pelo tempo

de escoamento

- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.





















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de Calibração

VISCOSIDADE

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VISCOSIDAD	E NEWTONIANA	
Medição da Viscosidade de Líquidos Transparentes	0,3 mm ² /s até 100.000 mm ² /s	1,2% até 1,3%
	Método de medição com viscosímetro padrão	
Viscosímetro Capilar de Vidro Não Automático	$0.03~\text{mm}^2/\text{s}^2$ até $30~\text{mm}^2/\text{s}^2$	0,84% até 0,91%
	Método de calibração por comparação com viscosímetro padrão	
Viscosímetro Tipo Copo	Ford 20 s até 100 s	0,31 s até 1,8 s
	Shell 20 s até 80 s	0,19 s até 1,6 s
	Zahn 20 s até 80 s	0,14 s até 1,4 s
	ISO 30 s até 100 s	0,17 s até 1,8 s



DIN 26 s até 154 s 0,36 s até 2,7 s ABNT 7,5 s até 380 s 0,15 s até 6,6 s Método de calibração por comparação com viscosímetro padrão

(Realizados em unidades móveis)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VI	ISCOSIDADE NEWTONIANA
-------------------------------	-----------------------

3		
Medição da Viscosidade de Líquidos Transparentes	0,3 mm ² /s até 100.000 mm ² /s	1,2% até 1,3%
	Método de medição com viscosímetro padrão	
Viscosímetro Tipo Copo	Ford 20 s até 100 s	0,31 s até 1,8 s
	Shell 20 s até 80 s	0,19 s até 1,6 s
	Zahn 20 s até 80 s	0,14 s até 1,4 s
	ISO 30 s até 100 s	0,17 s até 1,8 s
	DIN 26 s até 154 s	0,36 s até 2,7 s
	ABNT 7,5 s até 380 s	0,15 s até 6,6 s
	Método de calibração por comparação com viscosímetro padrão	



- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

















ACREDITAÇÃO VIGENTE

Clique aqui para mais informações.

Última Revisão do

Escopo

20/02/2020

Razão Social GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome do Laboratório GERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Situação Ativo

Endereço AV. ANTÔNIO BETTINI, 333

Bairro PARQUE EMPRESARIAL

CEP 18520000 Cidade CERQUILHO

UF SP

Telefone (15) 3384-3000 **Fax** (O15) 3384-3000

Grupo de Serviço de

Calibração

VOLUME E MASSA ESPECÍFICA

Gerente Técnico Douglas Mayoral
Email <u>douglas@gero.com.br</u>

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes,		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA ESI	PECÍFICA/DENSIDADE	
Densímetro de Vidro	De 0,600 g/mL até 2,500 g/mL	0,0002 g/mL
	Pesagem hidrostática	
Densímetro Digital	(t entre 18 °C a 25 °C) 0,790 g/mL até 1,260 g/mL	0,00025 g/mL
	Comparação com picnômetro	
Medição de Massa Específica de Líquidos com Picnômetro	(t entre 15 °C a 25 °C) 0,620 g/mL até 1,260 g/mL	0,0002 g/mL
	(t = 20 °C) 0,620 g/mL até 1,840 g/mL	0,0002 g/mL
	Medição direta com picnômetro	
Medição de Massa Específica de Sólidos	1,3 g/mL até 5 g/mL	0,09%
	> 5 g/mL até 15 g/mL	0,25%



	> 15 g/mL até 23 g/mL	0,4%
	Pesagem hidrostática	
DIÇÃO DE VOLUME	DE LÍQUIDOS	

	Pesagem morostatica	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VOLUME	DE LÍQUIDOS	
Butirômetro	Até 70%	0,08%
	Método Gravimétrico	
Dispensadores	De 0,1 mL a 1 mL	0,26 μL
	> 1 mL até 180 mL	0,012%
	> 180 mL até 500 mL	0,02%
	> 500 mL até 1000 mL	0,012%
	Método Gravimétrico	
Microvolume	1 μL até 30 μL	0,06 μL
	$>$ 30 μ L até 500 μ L	0,26 μL
	> 500 μL até 10000 μL	0,03%
	Método Gravimétrico	
Picnômetro de Vidro	De 5 mL até 100 mL	0,01%
	> 100 mL até 500 mL	0,016%
	Método Gravimétrico	
Seringa	De 0,1 mL até 0,50 mL	*0,26 μL
	> 0,50 mL até 150 mL	*0,02%
	> 150 mL até 200 mL	*0,05%
	Método Gravimétrico	
Titulador	De 0,1 mL a 1 mL	0,26 μL
	> 1 mL até 180 mL	0,012%
	>180 mL até 500 mL	0,02%
	Método Gravimétrico	
Vidraria de Laboratório	De 0,1 mL até 1 mL	0,26 μL
	> 1 mL até 180 mL	0,012%
	> 180 mL até 500 mL	0,02%
	> 500 mL até 4000 mL	0,01%
	> 4000 mL até 5000 mL	0,015%
	Método Gravimétrico	
(Realizados nas instalações do cliente)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA E	SPECÍFICA/DENSIDADE	
Densímetro Digital	(t entre 18 °C a 25 °C) 0,790 g/mL até 1,260 g/mL	0,00025 g/mL
	Comparação com picnômetro	
(Realizados em unidades móveis)		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA E	SPECÍFICA/DENSIDADE	
Densímetro Digital	(t entre 18 °C a 25 °C) 0,790 g/mL até 1,260 g/mL	0,00025 g/mL
	Comparação com picnômetro	
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VOLUME	DE LÍQUIDOS	
Vidraria de Laboratório	0,1 mL até 50 mL	8 μL
	0,1 mL até 5.000 mL	0,025%
		÷

Método Gravimétrico



- 1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- 2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- 3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.



